



**ADAMS & WILKS**  
ATTORNEYS AND COUNSELORS AT LAW  
50 BROADWAY  
31st FLOOR  
NEW YORK, NEW YORK 10004

BRUCE L. ADAMS  
VAN C. WILKS\*

JOHN R. BENEFIEL\*  
PAUL R. HOFFMAN  
TAKESHI NISHIDA  
FRANCO S. DE LIGUORI\*

\*NOT ADMITTED IN NEW YORK  
\*REGISTERED PATENT AGENT

RIGGS T. STEWART  
(1924-1993)

TELEPHONE  
(212) 809-3700

FACSIMILE  
(212) 809-3704

December 11, 2003

COMMISSIONER FOR PATENTS  
Washington, DC 20231

Re: Patent Application of Shiroshi KANEMITSU  
Serial No. 10/725,107      Filing Date: November 28, 2003  
Examiner:      Group Art Unit:  
Docket No. S003-5172

S I R:

The above-identified application was filed claiming the right of priority based on the following foreign application(s).

1. Japanese Patent Appln. No. 2002-347432 filed November 29, 2002
2. Japanese Patent Appln. No. 2002-351004 filed December 03, 2002
3. Japanese Patent Appln. No. 2002-360420 filed December 12, 2002
4. Japanese Patent Appln. No. filed
5. Japanese Patent Appln. No. filed
6. Japanese Patent Appln. No. filed
7. Japanese Patent Appln. No. filed
8. Japanese Patent Appln. No. filed
9. Japanese Patent Appln. No. filed
10. Japanese Patent Appln. No. filed
11. Japanese Patent Appln. No. filed

Certified copy(s) are annexed hereto and it is requested that these document(s) be placed in the file and made of record.

MAILING CERTIFICATE

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first-class mail in an envelope addressed to: COMMISSIONER OF PATENTS & TRADEMARKS, Washington, DC 20231, on the date indicated below.

MICHAEL RUAS

Name

  
Signature


DECEMBER 11, 2003

Date

BLA:mr  
Enclosures

Respectfully submitted,

ADAMS & WILKS  
Attorneys for Applicant(s)

By:   
Bruce L. Adams  
Reg. No. 25,386

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2002年11月29日  
Date of Application:

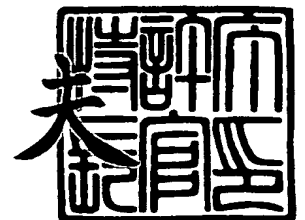
出願番号 特願2002-347432  
Application Number:  
[ST. 10/C]: [JP 2002-347432]

出願人 セイコープレシジョン株式会社  
Applicant(s):

2003年11月19日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井 康



【書類名】 特許願

【整理番号】 Y1J0757

【提出日】 平成14年11月29日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G01B 11/00

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県習志野市茜浜一丁目 1 番 1 号 セイコープレジ  
ジョン株式会社内

【氏名】 金光 史呂志

【特許出願人】

【識別番号】 396004981

【氏名又は名称】 セイコープレジジョン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100059959

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 稔

【選任した代理人】

【識別番号】 100067013

【弁理士】

【氏名又は名称】 大塚 文昭

【選任した代理人】

【識別番号】 100082005

【弁理士】

【氏名又は名称】 熊倉 禎男

【選任した代理人】

【識別番号】 100065189

【弁理士】

【氏名又は名称】 宍戸 嘉一

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100074228

【弁理士】

【氏名又は名称】 今城 俊夫

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100084009

【弁理士】

【氏名又は名称】 小川 信夫

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100082821

【弁理士】

【氏名又は名称】 村社 厚夫

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100086771

【弁理士】

【氏名又は名称】 西島 孝喜

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100084663

【弁理士】

【氏名又は名称】 箱田 篤

## 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008604

【納付金額】 21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 角度検出装置及びそれを備えたプロジェクタ

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 同一平面上に基線長だけ離間して配置された一対のレンズと、該一対のレンズから所定距離だけ離間して上記基線長方向に延びるように配置されて上記一対のレンズを介して距離測定対象である平面的物体がその上に結像される複数の検出器の列からなるラインセンサと、該ラインセンサからの出力に基づいて上記基線長及び上記ラインセンサを含む平面上において複数の異なる測距方向上にある上記測定対象上の複数の異なる位置までの距離をそれぞれ演算する演算部とを備えたライン型測距装置を有し、

上記複数の位置の内から、空間的に互いに隣接したいくつかの上記位置を含む複数の小グループを形成し、各小グループ毎に上記演算部が演算した距離の代表値を算出する代表値算出手段と、

上記代表値に基づいて、上記基線長及び上記ラインセンサを含む平面上で、上記平面的物体の上記同一平面に対する傾斜角度を算出する傾斜角度算出手段とを含むことを特徴とする角度検出装置。

【請求項 2】 上記代表値算出手段の算出する上記代表値が、上記小グループ内の測定距離の平均値であることを特徴とする請求項 1 に記載の角度検出装置。

【請求項 3】 上記ラインセンサが、上記一対のレンズの各々により生成される上記測定対象の一対の像の一方が結像される第 1 受光領域と、上記一対の像の他方が結像される第 2 受光領域とを有し、

上記第 1 受光領域が、上記複数の異なる測距方向のそれぞれに対応するように設定された複数の測距演算領域を有し、

上記演算部は、上記第 1 受光領域内の上記測距演算領域からの出力及び上記第 2 受光領域中からの出力に基づいて、上記複数の測距方向にある上記複数の位置までの距離をそれぞれ測距演算して求め、

上記代表値算出部は、さらに、上記複数の測距演算領域のそれぞれのコントラスト重心位置をそれぞれ算出し、上記各小グループに対応した上記複数の測距演

算領域内のコントラスト分布の重心位置代表値を求め、

上記傾斜角度算出部は、上記代表値算出部で算出された距離の代表値及び上記コントラスト分布の重心位置代表値に基づいて、上記基線長及び上記ラインセンサを含む平面上で、上記測定対象の平面的物体の上記同一平面に対する傾斜角度を算出することを含むことを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の角度検出装置。

【請求項 4】 上記演算部が上記測定対象上の複数の異なる位置までの距離をそれぞれ測距演算した測距結果について、上記各小グループ内において、上記複数の異なる位置の相互関係に基づいて当該測距演算の測距結果の信頼性の有無を判断する判定部をさらに有し、

上記代表値算出部は、上記判定部で信頼性有りと判定された上記小グループの測距結果から、距離測定の代表値を算出することを含むことを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載の角度検出装置。

【請求項 5】 測定対象である平面的物体上に延びたある直線上に並んだ複数の測定位置までの距離を求める測距部と、

上記複数の測定位置を空間的に互いに隣接する複数の小グループに分けて、各小グループ内において上記測距部による測距結果である距離の代表値を求める代表値算出部と、

上記距離の代表値に基づいて、上記測距部と上記測定対象との傾斜角度を算出する傾斜角度算出部と、

を含むことを特徴とする角度検出装置。

【請求項 6】 上記測定対象が、画像が投影されるスクリーンであることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれかに記載の角度検出装置。

【請求項 7】 画像をスクリーンに投影するプロジェクタであって、請求項 6 に記載の角度検出装置と、上記角度検出装置が算出した傾斜角度に基づいて上記スクリーン上の上記画像の歪みを補正する画像歪み補正部とを含むことを特徴とするプロジェクタ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ライン型測距装置を利用した角度検出装置及びそれを備えたプロジェクタに関する。

#### 【0 0 0 2】

##### 【従来の技術】

液晶プロジェクタなどのプロジェクタを使用した場合、プロジェクタの投射光軸及びこのプロジェクタにより投影されるスクリーン平面の相対的な位置関係により、スクリーン上に投影された画像に台形歪みと呼ばれる歪みが生じる不具合がある。この台形歪みは、プロジェクタがスクリーン前方から画像を投射する際に、見る者の邪魔にならないようにプロジェクタの位置がスクリーンの中心からずらされるため、プロジェクタの投射光軸がスクリーン平面に対して垂直ではなく傾斜し、この結果、スクリーン上部がスクリーン下部よりもプロジェクタから遠く（又は近く）なることにより発生する。また、スクリーン右側がスクリーン左側よりもプロジェクタから遠く（又は近く）なることによっても発生する。

#### 【0 0 0 3】

従来より、この台形歪を自動的に補正するために、スクリーン平面がプロジェクタ投射光軸に対して垂直な状態からどれだけ傾斜しているかを示す傾斜角度を自動的に検出して、検出された傾斜角度に応じて、プロジェクタ内部の映像回路において投影画像とは逆の台形歪を持つ画像を生成してそれを投影する電氣的補正方法や、プロジェクタの投射光学系の投射レンズ（コンデンサレンズ）の傾きを調整する光学的補正方法が用いられている（特許文献1）。

#### 【0 0 0 4】

##### 【特許文献1】

特開平2 0 0 0 - 1 2 2 6 1 7号公報（段落0 0 4 4及び図2参照）

#### 【0 0 0 5】

プロジェクタの投射光軸がスクリーン平面に対して垂直な状態からどれだけ傾いているかの相対的な傾斜角度を自動的に検出するため、従来の角度検出装置としては、特許文献1に示されるものがある。この特許文献1に記載されているものは、プロジェクタ本体1の正面の上下に所定距離だけ離間して配置された2つのアクティブ測距センサにより、スクリーンとのそれぞれの距離を測定して、相

対的な傾斜角度を求めるものである。

#### 【0 0 0 6】

##### 【発明が解決しようとする課題】

しかし、特許文献 1 に記載された従来技術の角度検出装置では、2 つの距離を測定して、プロジェクタの投射光軸がスクリーン平面に対して垂直な方向から傾いた相対的な傾斜角度を求める構成であるため、2 つの距離測定の内のいずれか一方又は両方がノイズ等のために正しく測定されないと、傾斜角度の検出精度が悪化してしまい、正しく台形歪の補正ができないという問題点があった。

#### 【0 0 0 7】

従って、本発明の目的は、1 つの距離がノイズ等のためにたとえ正確に測定できなくとも、傾斜角度をできるだけ正確に検出できるようにして、従来の問題点を解決した、測距装置を利用した角度検出装置及びそれを備えたプロジェクタを提供することである。

#### 【0 0 0 8】

なお、上記問題点を解決するために、本出願人は平成 1 4 年 8 月 3 0 日付けで特願 2 0 0 2 - 2 5 3 4 0 2 号を出願しているが、本発明はこの先願発明にも関連する。

#### 【0 0 0 9】

##### 【課題を解決するための手段】

請求項 1 に記載された本発明によれば、同一平面上に基線長だけ離間して配置された一対のレンズと、該一対のレンズから所定距離だけ離間して上記基線長方向に延びるように配置されて上記一対のレンズを介して距離測定対象である平面的物体がその上に結像される複数の検出器の列からなるラインセンサと、該ラインセンサからの出力に基づいて上記基線長及び上記ラインセンサを含む平面上において複数の異なる測距方向上にある上記測定対象上の複数の異なる位置までの距離をそれぞれ演算する演算部とを備えたライン型測距装置を有し、上記複数の位置の内から、空間的に互いに隣接したいくつかの上記位置を含む複数の小グループを形成し、各小グループ毎に上記演算部が演算した距離の代表値を算出する代表値算出手段と、上記代表値に基づいて、上記基線長及び上記ラインセンサを



含む平面上で、上記平面的物体の上記同一平面に対する傾斜角度を算出する傾斜角度算出手段とを含むことを特徴とする角度検出装置が提供される。

#### 【0 0 1 0】

本発明のかかる構成によれば、ライン型測距装置により測定対象の平面的物体上に直線的に並んだ複数の位置までの距離を測定する際、測定対象上の隣接したいくつかの位置からなる各小グループ毎に測定された距離の代表値を算出することにより、測定対象の平面的物体上の 1 つの位置までの距離測定がたとえノイズ等又は製造誤差に起因して正しくできない場合でもその影響を少なくすることができる。このように、少なくとも 1 つの位置の距離測定が正常に行なわれない場合でもその影響を少なくすることができる。さらに、1 つのライン型測距装置を備えることにより、測定対象の平面的物体上の互いに異なる複数の位置までの距離を測定することが可能となるため、従来装置のように測定位置の増大に応じて測距装置を増やす必要が無く、角度検出装置の構成が簡略化できる。

#### 【0 0 1 1】

請求項 2 に記載された本発明によれば、請求項 1 に記載において、上記代表値算出手段の算出する上記代表値が、上記小グループ内の測定距離の平均値であることを特徴とする角度検出装置が提供される。

#### 【0 0 1 2】

本発明のかかる構成によれば、ライン型測距装置により測定対象の平面的物体上に直線的に並んだ複数の位置までの距離を測定する際、測定された距離の代表値を測定距離の平均値から算出することにより、測定対象の平面的物体上の 1 つの位置までの距離測定がノイズ等又は製造誤差に起因して正しくできない場合でもその影響を少なくすることができる。

#### 【0 0 1 3】

請求項 3 に記載された本発明によれば、請求項 1 又は 2 のいずれかの記載において、上記ラインセンサが、上記一対のレンズの各々により生成される上記測定対象の一対の像の一方が結像される第 1 受光領域と、上記一対の像の他方が結像される第 2 受光領域とを有し、上記第 1 受光領域が、上記複数の異なる測距方向のそれぞれに対応するように設定された複数の測距演算領域を有し、上記演算部

は、上記第 1 受光領域内の上記測距演算領域からの出力及び上記第 2 受光領域中からの出力に基づいて、上記複数の測距方向にある上記複数の位置までの距離をそれぞれ測距演算して求め、上記代表値算出部は、さらに、上記複数の測距演算領域のそれぞれのコントラスト重心位置をそれぞれ算出し、上記各小グループに対応した上記複数の測距演算領域内のコントラスト分布の重心位置代表値を求め、上記傾斜角度算出部は、上記代表値算出部で算出された距離の代表値及び上記コントラスト分布の重心位置代表値に基づいて、上記基線長及び上記ラインセンサを含む平面上で、上記測定対象の平面的物体の上記同一平面に対する傾斜角度を算出することを含むことを特徴とする角度検出装置が提供される。

#### 【 0 0 1 4 】

本発明のかかる構成によれば、各小グループに対応したラインセンサの複数の測距演算領域内において、コントラスト分布の重心位置代表値を求めて、この求められたコントラスト分布の重心位置代表値及び測定された距離の代表値を使用して、測定対象の傾斜角度を求める。この結果、精度の高い角度検出装置が達成できる。

#### 【 0 0 1 5 】

請求項 4 に記載された本発明によれば、請求項 1 乃至 3 のいずれかの記載において、上記演算部が上記測定対象上の複数の異なる位置までの距離をそれぞれ測距演算した測距結果について、上記各小グループ内において、上記複数の異なる位置の相互関係に基づいて当該測距演算の測距結果の信頼性の有無を判断する判定部をさらに有し、上記代表値算出部は、上記判定部で信頼性有りと判定された上記小グループの測距結果から、距離測定の代表値を算出することを含むことを特徴とする角度検出装置が提供される。

#### 【 0 0 1 6 】

本発明のかかる構成によれば、測定対象上の空間的に隣接したいくつかの位置を含む各小グループ毎に、測距結果の信頼性を測距結果の相互関係に基づいて判定して、信頼性無しと判定した測距結果を以後の角度検出処理からは排除し、信頼性有りと判定した測距結果を以後の角度検出処理に使用する。この結果、精度の高い角度検出装置が達成できる。

**【 0 0 1 7 】**

請求項 5 に記載された本発明によれば、測定対象である平面的物体上に延びたある直線上に並んだ複数の測定位置までの距離を求める測距部と、上記複数の測定位置を空間的に互いに隣接する複数の小グループに分けて、各小グループ内において上記測距部による測距結果である距離の代表値を求める代表値算出部と、上記距離の代表値に基づいて、上記測距部と上記測定対象との傾斜角度を算出する傾斜角度算出部と、を含むことを特徴とする角度検出装置が提供される。

**【 0 0 1 8 】**

本発明のかかる構成によれば、測距部により、測定対象である平面的物体上に延びたある直線上に並んだ複数の位置までの距離を測定すると、測定対象上の隣接したいくつかの位置からなる各小グループ毎に測定された距離の代表値を算出することにより、測定対象の平面的物体上の 1 つの位置までの距離測定がノイズ等又は製造誤差に起因して正しくできない場合でもその影響を少なくすることができる。従って、距離測定が正確になるため、この正確な距離測定に基づいた精度の高い角度検出装置を達成できる。

**【 0 0 1 9 】**

請求項 6 に記載の本発明によれば、請求項 1 乃至 5 のいずれかに記載において、上記測定対象が、画像が投影されるスクリーンであることを特徴とする角度検出装置が提供される。

**【 0 0 2 0 】**

本発明のかかる構成によれば、測定対象が画像が投影されるスクリーンであるから、このスクリーンの傾斜角度を検出してスクリーン上の画像の歪みを補正するために使用できる。

**【 0 0 2 1 】**

請求項 7 に記載の本発明によれば、画像をスクリーンに投影するプロジェクタであって、請求項 6 に記載の角度検出装置と、上記角度検出装置が算出した傾斜角度に基づいて上記スクリーン上の上記画像の歪みを補正する画像歪み補正部とを含むことを特徴とするプロジェクタが提供される。

**【 0 0 2 2 】**

本発明のかかる構成によれば、プロジェクタとスクリーンの相対的な傾斜角度に起因する画像の歪みを簡単な構成で自動的に正確に補正することができる。

### 【 0 0 2 3 】

#### 【発明の実施の形態】

以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

### 【 0 0 2 4 】

図 1 は、本実施の形態による角度検出装置を備え、検出したスクリーン 1 の傾斜角度に基づいてスクリーン 1 に投影される画像の台形歪を電氣的に補正するプロジェクタ 2 の概略ブロック図を示す。本実施の形態による角度検出装置は、水平面内及び垂直面内において、スクリーン 1 に対するプロジェクタ 2 の傾斜角度を検出するため、プロジェクタ 2 からスクリーン 1 平面上の水平方向及び垂直方向に並んだ複数の位置までの距離を測定する第 1 ライン型パッシブ測距装置 3 及び第 2 ライン型パッシブ測距装置 4 を備える。パッシブ測距装置は、自らが発光したり送信したりせずに、スクリーン 1 に投影された画像を受光して距離を測定する。ライン型測距装置は、複数の光検出器セルが直線状に配列されたラインセンサを有する。

### 【 0 0 2 5 】

図 2 は、図 1 に示すプロジェクタ 2 の正面を示す平面図である。なお、本実施の形態の角度検出装置は、プロジェクタに設けられるものに限定されるものではなく、また、スクリーンとの傾斜角度を検出するものに限られるものでもなく、一般に、平面的物体との相対的な傾斜角度検出に適用できる。プロジェクタ 2 は本発明の角度検出装置が用いられる用途の一例である。

### 【 0 0 2 6 】

図 2 に示すように、図 1 の第 1 ライン型パッシブ測距装置 3 は、プロジェクタ 2 の正面を構成する平面上に、水平方向に延びた第 1 の基線長  $k$  (図示せず) だけ離間して配置された一対のレンズ 3 1 a 及び 3 1 b を備えた撮像部 3 1 を有する。同じく第 2 ライン型パッシブ測距装置 4 は、プロジェクタ 2 の正面を構成する同じ平面上に、撮像部 3 1 の水平方向と直交する垂直方向へ延びて第 2 の基線

長  $k'$  (図示せず) だけ離間して配置された一対のレンズ 4 1 a 及び 4 1 b を備えた撮像部 4 1 を有する。図 2 に示すように、プロジェクタ 2 の正面を構成する同じ平面上には、さらに投射光学系のレンズ (コンデンサレンズ等を含んでもよい。) 8 が設けられていて、スクリーン 1 上に画像を投射する光を照射する。

#### 【0 0 2 7】

図 1 を再び参照する。もし、投射レンズ 8 からスクリーン 1 へ照射される光軸がスクリーン 1 平面に対して垂直の位置関係にあれば、スクリーン 1 の上下 (又は左右) は、投射レンズ 8 からの距離が等しく、スクリーン 1 上の画像には台形歪は発生しない。しかし、実際は、上述の通り、プロジェクタ 2 は、スクリーン 1 の前方から照射する際に見る者の邪魔にならないように、スクリーンの中心からは下又は上方に偏移されて置かれるため、プロジェクタ 2 の投射レンズ 8 からスクリーン 1 へ照射される投射光軸はスクリーン 1 平面に対して垂直の位置関係から傾斜している。

#### 【0 0 2 8】

このため、スクリーン 1 の上下は、投射レンズ 8 からの距離が異なり、よって、スクリーン 1 上に投影された画像に台形歪を生ずる。上述の通り、この台形歪を補正するためには、投射レンズ 8 の光軸の傾斜を光学的に補正するか、又は、台形歪で小さく (大きく) 投射される部分を大きく拡大 (小さく縮小) する画像処理を電気回路で行なう電氣的補正が、特許文献 1 に記載されているように考えられる。

#### 【0 0 2 9】

しかし、これらの補正を自動的に行なうためには、まず、投射レンズ 8 の光軸がスクリーン 1 の平面の垂直方向から傾斜した傾斜角度、すなわち、プロジェクタ 2 の正面を構成する平面に対するスクリーン 1 の平面の傾斜角度、を自動的に正確に測定することが必要である。

#### 【0 0 3 0】

本発明の角度検出装置は、以下に詳細に説明するように、第 1 及び第 2 ライン型パッシブ測距装置 3 及び 4 を備えて、プロジェクタ 2 の正面からスクリーン 1 上の水平 (第 1 ライン型パッシブ測距装置 3 の基線長方向に対応) 及び垂直 (第

2ライン型パッシブ測距装置4の基線長方向に対応) 方向に沿った複数の位置までの距離を測定することにより、プロジェクタ2の正面を構成する平面に対するスクリーン1の平面の傾斜角度を、水平面内及び垂直面内において正確に測定することができる。

#### 【0031】

第1及び第2ライン型パッシブ測距装置3及び4は、それぞれ演算部32及び42を有し、それぞれ撮像部31及び41からの出力信号が入力される。演算部32及び42からの出力信号は本発明の構成を含んだ制御回路5に入力される。制御回路5は、第1及び第2ライン型パッシブ測距装置3及び4を制御すると共に、図示しないパーソナル・コンピュータ等の機器から入力画像を入力して画像情報を出力する投影画像生成部6及び投射レンズ8へ画像出力する表示駆動部7を制御する。制御回路5は、本発明に従って演算部32及び42からの出力に基づいてプロジェクタ2の正面を構成する平面に対するスクリーン1のそれぞれ水平方向及び垂直方向の相対的な傾斜角度を算出する。次ぎに、制御回路5は、算出された傾斜角度に基づいて、台形歪を補正するように投影画像生成部86及び／又は表示駆動部7を制御して、スクリーン1の上下及び／又は左右に投影される画像の拡大又は縮小をする。しかし、上述した通り、台形歪の光学的補正又は電氣的補正自体は公知であるので(例えば、特許文献1を参照)、これ以上説明しない。制御回路5及び演算部32及び42は、1つのマイクロプロセッサ(CPU)9で構成することができる。

#### 【0032】

プロジェクタ2は、メモリ部10を有し、本発明の構成に必要なデータや命令を記憶していて、制御回路5及び演算部32及び42等に随時にデータや命令を供給し又は制御回路5及び演算部32及び42等からデータを受取る。メモリ部10は、不揮発性のフラッシュメモリ等及び揮発性のRAM等の2つのタイプのメモリ装置を含み、本発明に必要な命令や長期的に使用されるデータは不揮発性のメモリ装置に記憶され、一時的にのみ使用されるデータは揮発性のメモリ装置に記憶される。

#### 【0033】

次に図3を参照して、本実施の形態によるプロジェクタ2の構成を機能ブロックを使用して説明する。なお、説明の簡潔にするために、第1ライン型パッシブ測距装置3の構成についてのみ説明するが、第2ライン型パッシブ測距装置4も同様に構成されている。プロジェクタ2の正面を構成する平面上に、水平方向に基線長 $k$ （図示せず）だけ離間された一対のレンズ31a及び32bの下には、これらのレンズ31a及び32bから焦点距離 $f$ （図示せず）だけ離間されて、ラインセンサ31c及び31dがそれぞれ基線長 $k$ （図示せず）方向に沿って配置されている。ラインセンサ31c及び31dは直線状に配列された所定数、例えば、104個、の光検出素子（画素）を有する一対のラインCCD又はその他のライン型撮像素子である。撮像部31から、出力部31eを介して、レンズ31a及び31bによりラインセンサ31c及び31dの各画素上に結像された画像の光量に対応した電気信号が直列的に出力される。

#### 【0034】

A/D変換部32aは、撮像部31の出力部31eから出力されたアナログ電気信号をデジタル信号に変換する。ラインセンサ31c及び31dからのデジタル化された出力信号はそれぞれ映像データ信号列IL及びIRとして、メモリ領域32b内にその後の処理のために記憶される。従って、メモリ領域32b内にはそれぞれ104個のデータ列から成る一対の映像データ信号列IL及びIRが記憶される。メモリ領域32bはメモリ部10内に設けても良い。

#### 【0035】

フィルタ処理部32cは、ラインセンサ出力信号から直流成分を取除いて（ファイリング）、画像に対応した空間周波数成分だけを含んだ有用な信号に映像データ信号列IL及びIRを変える。相関演算部32dは、後で図4及び図5を参照して説明するように、映像データ信号列IL及びIR内から空間的に近接した例えば26個の画素グループからなる部分映像データ群 $iLm$ （基準部）及び $iRn$ （参照部）をそれぞれ選択的に取り出して、データの一致度を計算するために両部分映像データ群 $iLm$ 及び $iRn$ を互いに比較する。例えば、一方の部分映像データ群 $iLm$ を基準部として固定して、他方の部分映像データ群 $iRn$ を参照部としてIR内で画素を1つずつすらしながら、互いに比較を繰り返す。最

大相関度検出部 3 2 e は、一対の映像データ信号列 I L 及び I R 内で最もデータの一致度の高い 2 つの部分映像データ群 i L m 及び i R n を検出する。

**【 0 0 3 6 】**

補間演算部 3 2 f は、最大相関度検出部 3 2 e で得られた最大の一致度の部分映像データ群 i L m 及び i R n の位置間隔を、既知の補間方法により画素ピッチ単位の位置間隔よりもより正確な位置間隔に補間する。この補間演算部 3 2 f により補間された位置間隔に基づいて、位相差検出部 3 2 g は、一対のラインセンサ 3 1 c 及び 3 1 d 上に結像された同一の測距対象物体の一対の像の相対的なずれ量（位相差）を算定する。

**【 0 0 3 7 】**

コントラスト重心演算部 3 2 h は、後で図 1 2 を参照して説明するように、ラインセンサ 3 1 c 及び 3 1 d 上に結像された画像のコントラスト重心を求める。信頼性判定部 3 2 i は、算定された両ラインセンサ 3 1 c 及び 3 1 d 上に結像された位置の相対的なずれ量（位相差）の信頼性を判定する。この信頼性の判定は、例えば、もし、距離測定対象の物体が両ラインセンサ 3 1 c 及び 3 1 d 上に正しく結像されているならば、最大相関度検出部 3 2 e において得られる一致度が所定値以上となるはずである。従って、もし、最大相関度検出部 3 2 e において得られる一致度がたとえ相対的に最高であったとしても、所定値未満の一致度であれば信頼性が低いとして、信頼性判定部 3 2 i でその測定結果を排除する。もし、最大相関度検出部 3 2 e において得られる一致度が所定値以上であると、データの信頼性有りとして、CONF\_FLG1=OK と設定する。以上の撮像部 3 1 及び演算部 3 2 の構成は周知であり、例えば、特許文献 2 及び特許文献 3 に記載されているため、これ以上の説明は省略する。

**【 0 0 3 8 】**

**【特許文献 2】**

特許第 3 2 3 0 7 5 9 号公報

**【特許文献 3】**

特公平 4 - 7 7 2 8 9 号公報

**【 0 0 3 9 】**



プロジェクタ 2 は、さらに本発明の実施の形態による制御回路 5 を有し、後で詳細に説明するように、空間的に隣接したいくつかの測定位置の小グループの測距結果の信頼性を判定するための相互信頼性判定部 51 と、空間的に隣接したいくつかの測定位置の小グループに関する測距結果及びコントラスト重心の平均値を求める平均値演算部 52 と、測距結果から傾斜角度を求めるための演算を行なう角度演算部 53 を含む。角度演算部 53 で算出されたスクリーン 1 の傾斜角度に基づいて、台形歪みを補正するための補正量が、投影画像生成部 6 及び／又は表示駆動部 7 に与えられる。これによりスクリーン 1 上の台形歪みが補正される。なお、メモリ部 10 がマイクロプロセッサ (CPU) 9 と接続されていて、本実施の形態に必要な命令コード及びデータの保存及び提供を行なう。

#### 【0040】

次に図 4 を参照して、ライン型パッシブ測距装置 3 及び 4 の動作原理 (外光三角測距方式) を説明する。第 1 ライン型パッシブ測距装置 3 は、プロジェクタ 2 の正面を構成する平面上に水平方向へ延びて基線長  $k$  だけ離間された一対のレンズ 31a 及び 31b と、この基線長  $k$  からレンズ 31a 及び 31b の焦点距離  $f$  だけ離間して基線長  $k$  方向と同じ水平方向に沿って延びた一対のラインセンサ 31c 及び 31d を含んでいる。第 1 ライン型パッシブ測距装置 3 は、基線長  $k$  とラインセンサ 31c 及び 31d を含んだ平面 (水平面) 内に位置するスクリーン 1 の平面上の複数の位置の距離を測定して、基線長  $k$  とラインセンサ 31c 及び 31d を含んだ平面 (水平面) 内において、プロジェクタ 2 の正面とスクリーン 1 平面との間の相対的な傾斜角度を算出する。

#### 【0041】

他方、第 2 ライン型パッシブ測距装置 4 は、プロジェクタ 2 の正面を構成する平面上に垂直方向へ延びた基線長  $k'$  (図示せず) だけ離間された一対のレンズ 41a 及び 41b と、この基線長  $k'$  (図示せず) からレンズ 41a 及び 41b の焦点距離  $f$  だけ離間して基線長  $k'$  (図示せず) 方向と同じ垂直方向に沿って延びた一対のラインセンサ 41c (図示せず) 及び 41d (図示せず) を含んでいる。第 2 ライン型パッシブ測距装置 4 は、基線長  $k'$  (図示せず) とラインセンサ 41c (図示せず) 及び 41d (図示せず) を含んだ平面 (垂直面) 内に位

置するスクリーン 1 の平面上の複数の位置の距離を測定して、基線長  $k'$ （図示せず）とラインセンサ 4 1 c（図示せず）及び 4 1 d（図示せず）を含んだ平面（垂直面）内において、プロジェクタ 2 の正面とスクリーン 1 平面との間の相対的な傾斜角度を算出する。

#### 【0 0 4 2】

説明を簡潔にするため、ここでは第 1 ライン型パッシブ測距装置 3 についての説明をして、第 2 ライン型パッシブ測距装置 4 については説明を省略するが、動作原理が同じであるため同じ説明が第 2 ライン型パッシブ測距装置 4 についても、水平方向を垂直方向に置き換えるだけで適用される。

#### 【0 0 4 3】

構成の対応関係を説明すると、ライン型パッシブ測距装置 4 の一対のレンズ 4 1 a 及び 4 1 b はライン型パッシブ測距装置 3 の一対のレンズ 3 1 a 及び 3 1 b に対応し、ライン型パッシブ測距装置 4 の一対のラインセンサ 4 1 c（図示せず）及び 4 1 d（図示せず）はライン型パッシブ測距装置 3 の一対のラインセンサ 3 1 c 及び 3 1 d に対応し、ライン型パッシブ測距装置 4 の撮像部 4 1 はライン型パッシブ測距装置 3 の撮像部 3 1 に対応し、ライン型パッシブ測距装置 4 の演算部 4 2 はライン型パッシブ測距装置 3 の演算部 3 2 に対応し、水平方向の基線長  $k$  が垂直方向の基線長  $k'$  に対応する。

#### 【0 0 4 4】

図 4（a）において、一対のレンズ 3 1 a 及び 3 1 b が、プロジェクタ 2 の正面を構成する平面上に水平方向に延びた所定の基線長  $k$  だけ離間して配置されている。プロジェクタ 2 の正面を構成する平面の下には、これら一対のレンズ 3 1 a 及び 3 1 b からそれらの焦点距離  $f$  だけそれぞれ離間され、基線長  $k$  方向（水平方向）に延びた一対のラインセンサ 3 1 c 及び 3 1 d が配置されている。ラインセンサ 3 1 c 及び 3 1 d は、その中央部分がそれぞれレンズ 3 1 a 及び 3 1 b の光軸 3 1 a x 及び 3 1 b x 上にほぼ位置するように配置されていて、これらラインセンサ 3 1 c 及び 3 1 d 上に、それぞれ対応するレンズ 3 1 a 及び 3 1 b により距離測定対象のスクリーン 1 上のある位置の画像 1 A が結像される。

#### 【0 0 4 5】

図4 (a) においては、スクリーン1上の測定位置1Aが、異なる方向の光路A及びBを通して、それぞれのレンズ31a及び31bを介して、ラインセンサ31c及び31d上に結像されている。

【0046】

もし、測定位置1Aが無限遠の位置に存在すると仮定した場合、一对のレンズ31a及び31bから焦点距離fにあるラインセンサ31c及び31d上には、測定位置1Aがレンズ31a及び31bのそれぞれの光軸31ax及び31bxと交差する基準位置31cx及び31dxに結像される。

【0047】

次に、測定位置1Aが無限遠位置からレンズ31aの光軸31ax上の方向Aに沿って近づき、図4 (a) の位置、すなわち、距離LCに達すると、測定位置1Aはラインセンサ31c上においては、基準位置31cx上に結像されたままであるが、ラインセンサ31d上においては、レンズ31bにより基準位置31dxから $\alpha$ だけずれた位置に結像される。

【0048】

三角測距の原理から、測定位置1Aまでの距離LCは、 $LC = kf / \alpha$ で求められる。ここで、基線長kと焦点距離fは予め知られている既知の値であり、ラインセンサ31d上の基準位置31dxからのずれ量 $\alpha$ を検出すれば、距離LCが測定できる。これが外光三角測距のパッシブ型ラインセンサ測距装置の動作原理である。ずれ量 $\alpha$ の検出及び $LC = kf / \alpha$ の演算は、図1中の演算部32で実行される。

【0049】

すなわち、ラインセンサ31dの基準位置31dxからのずれ量 $\alpha$ の検出は、一对のラインセンサ31c及び31dから出力される一对の映像データ信号列IL及びIRからそれぞれ抽出した部分映像データ群iLm及びiRnについて、演算部32が相関演算を行なうことにより検出する。この相関演算は周知である(例えば、特許文献2参照)。

【0050】

このため、相関演算については詳細な説明を省略して以下の概要的な説明に留

める。図4 (b) に示すように、相関演算は、部分映像データ群  $i L m$  及び  $i R n$  を互いに重ねた時に最も一致度が高くなる領域を、重ね合わせる部分映像データ群  $i L m$  及び  $i R n$  をラインセンサ 31c 及び 31d 上で相対的にずらしながら検出していく演算である。図4 (b) においては、一方のラインセンサ 31c からの部分映像データ群  $i L m$  を基準位置 31cx に位置を固定して、基準部として使用する。他方のラインセンサ 31d からの部分映像データ群  $i R n$  は参照部として位置を一画素ずつずらしに行き、基準部と最も一致度の高い部分映像データ群  $i R n$  を探す。最も一致度の高い部分映像データ群  $i R n$  を発生するラインセンサ 31d 上の位置とそのラインセンサ 31d の基準位置 31dx と間の間隔がずれ量  $\alpha$  である。

#### 【0051】

ラインセンサ 31c 及び 31d の各々は、後述するように所定数の光検出器セル（画素）を所定長の直線上に配列した一対のライン CCD で構成されているから、ずれ量  $\alpha$  は、部分映像データ群  $i R n$  の映像データ信号列  $I R$  内の画素位置と画素ピッチから容易に求めることができる。このようにして、レンズ 31a の光軸 31ax と同じ方向 A にある測定位置 1A までの距離  $L C$  を、ずれ量  $\alpha$  を検出することにより測定できる。

#### 【0052】

次に、図5を参照して、図4とは異なる方向にある測定位置 1B までの距離  $L R'$  及び  $L R$  を測定する原理を説明する。図5 (a) に示すように、測定位置 1B が、異なる方向の光路 C 及び光路 D を通って、それぞれのレンズ 31a 及び 31b を介してラインセンサ 31c 及び 31d 上に結像されている。

#### 【0053】

もし、測定したい方向 C の無限遠位置に測定位置 1B が存在すると仮定した場合、一対のレンズ 31a 及び 31b により一対のラインセンサ 31c 及び 31d 上に結像される測定位置 1B の像の中心を、互いに基線長  $k$  だけ離間した基準位置 31cy 及び 31dy とする。次に、この無限遠位置にある測定位置 1B が測距方向 C に沿って近づいて図5 (a) の位置に来ると、レンズ 31a により結像される測定位置 1B の像のラインセンサ 31c 上の基準位置 31cy には変化

ないが、レンズ 31b により結像される測定位置 1B の像のラインセンサ 3dc 上の位置は基準位置 31dy から  $\alpha'$  だけずれる。

#### 【0054】

三角測距の原理から、測定位置 1B までの距離 LR は、 $LR = kf / (\alpha' \cos \beta)$  となる。なお、角度  $\beta$  は、基線長 k の垂直線、すなわち、レンズ 31a の光軸 31ax、に対する測距方向 C の傾き角であり、測定方向 C を決定することにより確定される角度である。基線長 k、焦点距離 f 及び  $\cos \beta$  は既知の値なので、ずれ量  $\alpha'$  を検出すれば、距離 LR を測定できる。

#### 【0055】

レンズ 31a 及び 31b が配置されたプロジェクタ 2 の正面を構成する同一平面（基線長 k 方向）から測定位置 1B までの距離 LR' は、 $LR' = LR \cos \beta = kf / \alpha'$  で求められる。すなわち、距離 LR' は、ずれ量  $\alpha'$  を検出すれば、既知の値である基線長 k 及び焦点距離 f から求めることができる。すなわち、距離 LR' を測定するためには、角度  $\beta$  は不要である。

#### 【0056】

ずれ量  $\alpha'$  を検出するためには、上述した相関演算を行なう。図 5 (b) に示すように、一方のラインセンサ 31c からの基準位置 31cy に対応する部分映像データ群 iLm を基準部として位置を固定し、他方のラインセンサ 31d からの部分映像データ群 iRn を参照部として位置を 1 画素ずつずらして互いに重ね合わせて行くことにより、最も基準部 iLm のデータと最も一致度の高いデータを持つ参照部 iRm を見つける。

#### 【0057】

ラインセンサ 31c 及び 31d の各々は、後述するように所定数の光検出器セル（画素）を直線上に所定長に配列した一対のライン CCD で構成されているから、ずれ量  $\alpha'$  は、部分映像データ群 iRn の映像データ信号列 IR 内の位置（画素番号）及び部分映像データ群 iLm の映像データ信号列 IL 内の位置（画素番号）と画素ピッチから容易に求めることができる。

#### 【0058】

なお、上述した相関演算の方法において、一方のラインセンサ 31c からの部

分映像データ群  $i L m$  を基準部として固定し、他方のラインセンサ 31 d からの部分映像データ群  $i R n$  を参照部としてその位置を 1 画素ずつずらして互いの一致度の高さを検査するとした。しかし、測距方向を両レンズ 31 a 及び 31 b の中間位置からの方向とする場合は、ラインセンサ 31 c 及び 31 d 上で部分映像データ群  $i L m$  及び  $i R n$  の位置を共に反対方向に移動させながら、部分映像データ群  $i L m$  及び  $i R m$  間で互いの一致度の高さを検査するようにしてもよい。

#### 【0059】

次に図 6 を参照して、一对のラインセンサ 31 c 及び 31 d の内、一方のラインセンサ 31 c を詳細に説明する。他方のラインセンサ 31 d はラインセンサ 31 c と同様に構成されている。図 6 に示すように、ラインセンサ 31 c は多数、例えば、104 個の光検出器セル（画素）が直線的に配列されたりニア CCD（電荷結合素子）又はその他の線形の撮像素子で構成されている。104 個の光検出器セル（画素）は、図 6 中左端から右端へ順に画素番号が付けられている。これらの光検出器セル（画素）は、隣接する 26 個単位のグループにより 7 つの測距演算領域を 31 c 1（1～26）、31 c 2（27～52）、31 c 3（53～78）、31 c 4（79～104）、31 c 5（105～130）、31 c 6（131～156）及び 31 c 7（157～182）を構成している。但し、括弧内の数は光検出器セル（画素）番号である。各測距演算領域 31 c 1 乃至 31 c 7 は、その 26 個の光検出器セル内、前半が前隣の測距演算領域に含まれ且つ後半が後隣の測距演算領域に含まれていて、各測距演算領域 31 c 1 乃至 31 c 7 は両隣の測距演算領域と互いに半分ずつ重複している。

#### 【0060】

各測距演算領域 31 c 1 乃至 31 c 7 内の光検出器セル（画素）からの信号は、図 4 及び図 5 中のラインセンサ 31 c の映像データ信号列  $I L$  の各部分映像データ群  $i L m$  に対応する。各測距演算領域 31 c 1 乃至 31 c 7 の中心位置 a（13）、b（26）、c（38）、d（52）、e（64）、f（78）及び g（90）の各々は（但し、括弧内は画素番号である）、測距方向を定める基準位置となる。この結果、本実施の形態のラインセンサ 31 c 及び 31 d を使用した測距装置 3 は、基準線 k と同じ平面（水平平面）内にあるスクリーン 1 上の 7 つ

の離間した位置までの距離を測定することができる。ただし、実際の測距方向は、図3のコントラスト重心演算部32hにより後述する通り、測距演算領域内でのコントラスト重心位置により補正され得る。図6には、他方のラインセンサ31dに対応する基準位置a'、b'、c'、d'、e'、f'及びg'が示されていて、参照部としてラインセンサ31c中の測距演算領域と相関演算する際のずれ量を求める際に使用される。

#### 【0061】

本発明により距離測定するスクリーン1上の複数の異なる位置は、7つに限る必要はなく、適宜、適当な数、例えば11とすることも、ラインセンサ31c及び31dの画素数又は測距演算領域の数を適当に選択することで可能である。

#### 【0062】

例えば、162個の光検出器セル（画素）数のラインCCDを用いて27個の光検出器セル（画素）グループ単位で11の測距演算領域を設けていても良い。各領域は27個の画素数の内、13乃至14個の画素が隣接する測距演算領域と重複して使用される。この例では、スクリーン1上の基準線方向（水平方向）に沿った11の複数の位置の内の1つを選択することができる。

#### 【0063】

次に図7を参照して説明する。図7は、ライン型測距装置3及び4の初期調節をするため、プロジェクタ2のスクリーン1の相互の位置関係を所定の位置関係にした様子を示す。すなわち、プロジェクタ2からの投射光軸がスクリーン1に垂直になるように、スクリーン1を予め基線長k及びk'に対して平行にして、プロジェクタ2からライン型測距装置3及び4の初期調節に適した画像を投射する。初期調節とは、例えば、レンズ31a及び31bは収差を持つ。このため、スクリーン1上の基線長k方向に沿った異なる測定位置がラインセンサ31c及び31dに結像する際、直線上に結像されるのではなく、実際は、歪む。初期調節はこのレンズ収差による歪みを補正するための補正係数を計算して、メモリ部10に記憶して、以後の演算部32及び42により使用する。ライン型測距装置3は、ラインセンサ31c上の7つの測距演算領域31c1乃至31c7を使用して、7つの測距方向のスクリーン1上の距離を測定する。簡潔にするため、図

7 中においては 7 つの方向の内、ラインセンサ 31c 上の 3 つの測距演算領域 31c3、31c5、31c7 に対応した 3 つの測距方向のスクリーン 1 上の 1C、1E、1G の位置のみを図示している。

#### 【0064】

ライン型測距装置 3 は水平面においてスクリーン 1 平面の基線長  $k$  方向に対する傾斜角度を測定し、ライン型測距装置 4 は垂直面内においてスクリーン 1 平面の基線長  $k'$ （図示しない）方向の傾斜角度を測定する。説明の簡潔のためにライン型測距装置 3 による水平面においてスクリーン 1 平面の基線長  $k$  方向に対する傾斜角度の測定についてのみ説明する。しかし、本実施の形態の説明はライン型測距装置 4 によるスクリーン 1 の垂直面内の傾斜角度の測定にも同様に適用される。

#### 【0065】

次に図 8 乃至図 11 を参照して、パッシブ型ライン測距装置 3 を用いて、スクリーン 1 の傾斜角度を測定する方法を説明する。説明の簡略のために、ラインセンサ 31c の 2 つの測距演算領域 31c3 及び 31c7 の 2 つの測距方向 C 及び G を用いて、これら 2 つの測距方向 C 及び G にあるスクリーン 1 平面上の 2 つの測定位置 1C 及び 1G までの 2 つの距離  $LR'$  及び  $LL'$  を、図 5 で説明した方法で測定する。本実施の形態では 2 つの距離  $LR'$  及び  $LL'$  しか測定しないが、実際は、7 つ（又は 11）の測距方向にあるスクリーン 1 上の 7 個（又は 11 個）の測定位置までの距離が測定される。

#### 【0066】

スクリーン 1 上の測定位置 1C や 1G は、パッシブ距離測定に適した画像であるならば、プロジェクタ 2 の電源が投入された時に投射レンズ 8 を介してスクリーン 1 に最初に投影される製造メーカーのロゴマーク等を含んだ画像でもよく、また、プロジェクタ 2 の動作中に定期的に角度検出操作する際には、スクリーン 1 上の測定位置 1C 及び 1G は、スクリーン 1 上に投射されている任意の画像であってもよい。

#### 【0067】

ラインセンサ 31c の 2 つの測距演算領域 31c3 及び 31c7 のそれぞれの



測距方向 C 及び G の基準位置 c (38) 及び g (90) 間の距離 L は、その括弧内の画素番号及び画素ピッチより予め知られている値である。

#### 【0068】

基線長 k に平行な直線 k2 上にある測定位置 1C から測定位置 1G を通る基線長 k に平行な直線 k1 上に垂直に下ろした点を C' とした場合、測定位置 1C ～点 C' 間の距離は、 $LR' - LL'$  に等しい。この  $LR' - LL'$  の大きさは、スクリーン 1 の傾斜角度  $\theta 1$  があまり大きくない場合、直線 k1 上で測定位置 1G から距離  $(LL' * L / f)$  にある点を C'' とし、点 C'' からの直線 k1 と直交する線とスクリーン 1 との交点 1C' とした場合の、距離  $1C' - C''$  と近似できる。通常は、予め人手等によりスクリーン 1 とプロジェクタ 2 の相対的な位置関係は調整されていることが多いから、傾斜角度  $\theta 1$  はあまり大きくはならず多くの場合にこの近似は妥当である。測定位置 1G と点 1C'' とレンズ 31a の中心とで構成される三角形と基準位置 c と g およびレンズ 31a の中心とで構成される三角形とは相似の関係にあり、ラインセンサ 31c 上の 2 つの測距演算領域 31c3 及び 31c7 の 2 つの基準位置 c (38) 及び g (90) 間の距離 L は、測定位置 1G ～点 C'' 間の距離に対応しているから、この傾斜角度  $\theta 1$  の値は、相似形の関係と三角関数を使用して、

$$\theta 1 = \arctan \{ (LR' - LL') / (LL' * L / f) \}$$

と求めることができる。

#### 【0069】

従って、プロジェクタ 2 の制御回路 5 により、上式の演算をすることにより、水平面内におけるスクリーン 1 とプロジェクタ 2 の基線長 k 方向の傾斜角度  $\theta 1$  を算出できる。この傾斜角度  $\theta 1$  の大きさに基づいて、図 1 の制御回路 1 が投影画像生成部 6 及び／又は表示駆動部 7 に、画像の台形歪みを補正する指示を与えることができる。しかし、上式から求められる傾斜角度  $\theta 1$  は、測定位置 1G 及び 1C までの距離測定結果  $LR'$  及び  $LL'$  の精度に依存する。本発明は、この測距結果の精度及び信頼性を高めて、正確な角度検出を行なうことができるようにする。

#### 【0070】

図8において、測定距離を、各測定位置1D及び1Gから基線長k方向に下ろした垂直線LR'及びLL'の長さに代えて、レンズ31aから各測距方向D及びGに沿った各測定位置1D及び1Gまでの長さとしてもよい。この場合については図13において説明する。

#### 【0071】

もし、角度検出に高い精度が求められる場合には、角度検出に用いる2つの測距演算領域31c3及び31c7の基準値c(38)及びg(90)間の距離Lに代えて、各々の測距演算領域31c3及び31c7中のコントラスト重心位置の距離を使用しても良い。

#### 【0072】

図12を参照して、図3のコントラスト重心演算部32hによるコントラスト重心位置を用いた距離測定を説明する。周知のように、パッシブ式測距は、2つのラインセンサ上に結像される一对の映像を重ね合せた時に最も一致度が高くなる場所を検出する動作を含むが、この一致度は一对の映像のコントラスト状態が一致しているか否かを検出するものである。

#### 【0073】

従って、パッシブ式測距は、図12に示すようにある1つの測距演算領域31cnの設計上の測距方向が矢印J方向である場合、もし、測距演算領域31cn上に結像される測距対象の像が矢印K方向のみにコントラスト位置1Kが存在する像である場合、実際の測距方向は矢印J方向から矢印K方向にずれる。もし、測距演算領域31cn上に結像される測距対象の像が矢印M方向のみにコントラスト位置1Mが存在する像である場合、実際の測距方向は矢印J方向から矢印M方向にずれる。さらに、測距演算領域31cn上に結像される測距対象の像が矢印K方向及び矢印M方向にコントラスト位置1K及び1Mが存在する像である場合、実際の測距方向は矢印J方向から測定演算領域31cn上に結像された画像のコントラスト重心位置にずれる。

#### 【0074】

従って、角度検出に使用する2つの測距演算領域間の距離に対応した値として、各測距演算領域中のコントラスト重心位置の距離を用いれば、精度の高い距離

Lを使用することができ、角度検出精度が向上する。なお、コントラスト重心位置の求め方は、特許文献4に記載されており、公知である。

【0075】

【特許文献4】

特開平8-79585号公報

参考までに、本実施の形態においてコントラスト重心位置を求める数式1を以下に示す。

【0076】

【数1】

$$J = \frac{\sum_{i=S_a}^{S_a+W_n-t} (|L(i-t) - L(i)| \times i)}{\sum_{i=S_a}^{S_a+W_n-t} |L(i-t) - L(i)|}$$

ここで、L ( ) : 基準部31c側センサーデータ

S a : 基準部31c側受光素子最小No.

W n : 部分群の受光素子数

t ; 整数 (一般的に1~4)

ノイズの影響を解除するためには、差分の絶対値が所定値 (ノイズキャンセルレベル) 以下の場合、総和に加えない。

なお、ラインセンサ31cの一行に配列された受光素子 (画素) にはそれぞれ一連の通し番号 (画素番号) がふってある。

【0077】

次に図13を参照して、別の方法によるパッシブ型ライン測距装置3を用いて傾斜角度 $\theta 1$ の計算方法を説明する。図13に示すように、ライン型パッシブ測距装置3の基線長方向 (プロジェクタ2の水平方向) に対するスクリーン1の傾斜角度を $\theta 1$ とし、図5で説明した方法により、ラインセンサ31cの測距演算領域31c7の測距方向に沿って測距演算して算出されたスクリーン1までの距離がL1、測距演算領域31c3の測距方向に沿って測距演算して算出された

スクリーン 1 までの距離が  $L_2$  とする。予め知られている測距演算領域 31c3 の測距方向と基線長方向に垂直な方向とがなす角度を  $\beta$  とし、同じく予め知られている測距演算領域 31c7 の測距方向と基線長方向に垂直な方向とがなす角度を  $\gamma$  とする。傾斜角度  $\theta_1$  は、次式で計算される。

【0078】

$$\theta_1 = \arctan (L_2 \cos \beta - L_1 \cos \gamma) / (L_1 \sin \gamma + L_2 \sin \beta)$$

【0079】

次に、図 14 を参照して説明する。本実施の形態によるパッシブ型ライン測距装置 3 により距離が測定される測距方向は、ラインセンサ 31c が例えば 104 画素列を有するライン CCD の場合は例えば 7 つであり（162 画素列を有する場合は例えば 11）、従って、7 つの測距方向にある測定対象のスクリーン 1 上の 7 つの位置 1A、1B、1C、1D、1E、1F、1G までの距離が測定される。本実施の形態のライン型測距装置 3 が測定する距離、すなわち、測距結果は、スクリーン 1 平面上の基線長  $k$  方向（水平方向）に沿った 7 つの測定位置 1A、1B、1C、1D、1E、1F 及び 1G からそれぞれ、基線長  $k$  を含む平面に下ろした垂線の長さである（例えば、図 5 の  $LR'$  又は図 8 の  $LL'$ 、 $LR'$  に対応する長さ）。このパッシブ型ライン測距装置 3 により測定された測距結果に基づいて、プロジェクタ 2 は上記された  $\theta_1$  を求めるための 2 つの式の内の前者を使用して、スクリーン 1 の傾斜角度  $\theta_1$  を算出する。

【0080】

しかしながら、パッシブ型ライン測距装置 3 により、複数の測定位置 1A、1B、1C、1D、1E、1F 及び 1G から基線長  $k$  方向に下ろした垂線の長さ（例えば、図 5 の  $LR'$  又は図 8 の  $LL'$ 、 $LR'$  の距離）を測定した場合、測定対象のスクリーン 1 平面上の 7 つの位置 1A、1B、1C、1D、1E、1F 及び 1G までの距離は、信頼性判定等のさまざまな手段により正確な測定値が得られるように補正しても、なお、図 15 (a) に示されるように、コントラスト重心位置 1、2、3、4、5、及び 6（7 は図示しない）を横軸として、測定された距離（測距結果）を縦軸に取って示される、丸点の位置にある距離として測定

される。

#### 【0081】

測距結果が、スクリーン 1 平面上の複数の測定位置 1 A、1 B、1 C、1 D、1 E、1 F 及び 1 G から基線長  $k$  方向に下ろした垂線の長さである場合（図 5 の  $LR'$  又は図 8 の  $LL'$ 、 $LR'$  の場合）、本来ならば直線的に変化するはずであるが、現実の測距結果は、図 15（a）の丸点に示すように直線的に変化しない。このような直線関係からの逸脱は製造誤差や測定時のノイズ等に起因する。

#### 【0082】

スクリーン 1 平面上の複数の測距結果は本来はほぼ直線的に変化する関係にあり、この直線的变化から 1 つの傾斜角度  $\theta_1$  が一義的に算出されるべきである。しかし、実際は、ノイズ及び製造誤差等のさまざまな原因により、測定された距離を結んでも直線的に並ばず、図 15（a）のように折れ線グラフのように並ぶ。このため、複数の測距結果からスクリーン 1 の正確な傾斜角度  $\theta_1$  を一義的に算出することが困難となる。本発明はこの問題点を解決するため、測距結果が直線的に変化するという上記原理等を用いて、測定対象の平面的物体上に直線的に並んだ複数の位置までの距離を測定する場合、個々の位置の距離測定による誤差が最小になるような代表値を算出して使用する。

#### 【0083】

図 16 に、本発明の原理を説明するため、図 6 に示されたパッシブ型ライン測距装置 3 のラインセンサ 31c 内の距離を測定するために使用される測距演算領域 31c1 乃至 31c7 を、模式的に示す。本実施の形態のラインセンサ 31c 内の各演算領域 31c1 乃至 31c7 は、隣りの演算領域と互いに半分の画素数を共有する関係になっている。例えば、領域 31c1 と領域 31c2 は半分の画素数を互いに共有し、領域 31c2 と領域 31c3 は互いに半分の画素数を共有している。図 16 は、このような本実施の形態で使用される図 6 のラインセンサ 31c 内の測距演算領域 31c1 乃至 31c7 間の画素の重複関係を、重複した部分を上側に配した模式図で示す。

#### 【0084】

図 16 に示すような測距演算領域 31c1 乃至 31c7 を有するラインセンサ

31cにより、スクリーン1のような平面上の直線的に並んだ複数の位置を測距する場合、領域31c1により測定された距離、領域31c2により測定された距離、及び領域31c3により測定された距離の3者の関係は、領域31c1と領域31c3により測定された距離の平均値が、領域31c2により測定された距離に等しくなる。何故ならば、測定対象は平面的物体であるため、その上に直線的に並んだ位置までの測距結果は直線関係を有するからである。すなわち、測距結果同士は相互関係を有する。この相互関係は測定対象が平面的物体であることから起因する。一般的に、このようなラインセンサのN番目の測距演算領域とN+1番目の測距演算領域とN+2番目の測距演算領域でもって、スクリーン1のような平面物体上のある直線に沿った複数の位置を距離を測定した場合、N番目の領域による測定距離とN+2番目の領域による測定距離の平均値Sは、その中間のN+1番目の領域による測定距離Tとほぼ等しくなるはずである。本発明は、上記原理を用いて、複数の隣接した測距演算領域の測距結果から、中間の測距演算領域の測距結果Tが両隣の測距演算領域の平均値Sと所定の判定値以上離間している場合 ( $|T - S| \geq \text{判定値}$ 、若しくは、 $|T/S - 1| \geq \text{判定値}$ ) は、これらの測距演算領域の測距結果は信頼性が無いと判定して、以後の演算処理から排除する。なお、判定値の大きさは目的に応じて適宜選択できる。

#### 【0085】

本発明による代表値を算出する方法は、以下の通りである。

- (1) 個々の領域のコントラスト重心位置に対しての平均化処理で、N、N+1、及びN+2の領域に対してのコントラスト分布の重心位置の平均を検出する。
- (2) 個々の領域の測距結果に対しての平均化処理により、N、N+1、及びN+2領域に対しての測距結果の平均を検出する。

#### 【0086】

図15(b)に示すように、上記2つの平均化処理(1)及び(2)を、図15(a)のN、N+1、N+2(図15(a)では $N=1 \sim 4$ の自然数)の各3つの測距演算領域を含む4つの小グループ毎について行なうと、小グループ毎の測距結果の平均値を縦軸に、小グループ毎のコントラスト分布の重心の平均位置を横軸に示したグラフを生ずる。図15(a)と図15(b)を比較してみれば

、容易に理解されるように、平均化された値によるグラフはほぼ直線上に並ぶ。従って、スクリーン 1 の傾斜角度  $\theta_1$  を、図 15 (b) の平均化された値を結ぶ直線的な関係を示すグラフの傾きから算出すれば、より精度の高い角度を検出できる。

#### 【0087】

例えば、図 15 (b) に示される平均化された測距結果の 4 つから、隣り合った 2 つ同士の測距結果を使用して、上述した式から傾斜角度  $\theta_1$  をそれぞれ求めると 3 つの傾斜角度  $\theta_1$  が得られる。3 つの傾斜角度の中で、最大値と最小値を除いた真中の中央値の大きさの傾斜角度又はそれらの平均値を検出された傾斜角度  $\theta_1$  とすることができる。このようにして、より精度の高い角度を検出できる。

#### 【0088】

なお、プロジェクタ 2 の投射光学系 8 が自動焦点機構を有していて、スクリーン 1 までの距離を自動的に検出して、スクリーン 1 上に投射された画像の自動焦点を行なう場合、スクリーン 1 までの距離としては、図 15 (b) に示される測距結果の平均値のうち、最大値と最小値を除いた中央値又はそれらの平均値を選ぶことができる。代替的に、ラインセンサ 31c の中央の測距演算領域 31c4 の測距結果が両隣りの測距演算領域の測距結果と直線関係を有する場合にはそれを使用してもよい。このようにして、より精度の高い距離を検出できる。

#### 【0089】

次に、図 17 及び図 18 に示されるフローチャートを参照して、本発明の角度検出器の動作を説明する。

#### 【0090】

まず、図 17 を図 1 と併せて参照しながら説明する。プロジェクタ 2 に電源が投入されると、又は、プロジェクタ 2 の動作中において定期的な角度検出動作が開始されると、制御回路 5 は外部の図示しないパーソナルコンピュータ等から入力画像データが入力されているかどうかを判断して、外部からの入力画像データがあれば、投影画像生成部 6 にその画像データに応じた表示データを出力させて、表示駆動部 7 及び投射光学系 8 を介して画像をスクリーン 1 に投射する。もし

、入力画像データがなければ、制御回路 5 はプロジェクタ 2 内に予め記憶された調整用コントラスト画像データ（例えば、ロゴマーク等を含んだ適当な画像データ）を投影画像生成部 6 に出力し、表示駆動部 7 及び投射光学系 8 を介してその画像をスクリーン 1 に投射する（ブロック 1 0 1）。

#### 【0 0 9 1】

上記の動作は、プロジェクタ 2 が持つ本来の画像投影機能により投射された画像を使用して角度を検出をするための動作であり、このようにライン型パッシブ測距装置 3 及び 4 は調整用コントラスト画像の投影専用の投光部が不要である。

#### 【0 0 9 2】

続いて、制御回路 5 は、ライン型パッシブ測距装置 3 及び 4 の撮像部 3 1 及び 4 1 を動作させて（1 0 2）、スクリーン 1 上の水平面内及び垂直面内にある複数の位置までの距離を測定して、水平面内及び垂直面内のスクリーン 1 のプロジェクタ 2 に対する傾斜角度を検出する。なお、上述の通り角度検出操作スタート（1 0 1）は、プロジェクタ 2 の電源投入時に限らず、プロジェクタ 2 の動作中に随時に行なうことができる。この際には、スクリーン 1 上に投射されている任意の画像が角度検出のための測距に使用される。撮像部 3 1 及び 4 1 を動作させて、ラインセンサからデータを読み出して A/D 変換（図 3 中の 3 2 a）をする（1 0 3）。ラインセンサのセンサデータから直流成分を除去するためのフィルタ（図 3 中の 3 2 c）処理がされ（1 0 4）、その後、各測距演算領域 3 1 c 1 乃至 3 1 c 7 に関して、相関演算（図 3 中の 3 2 d、3 2 e）、補間演算（図 3 中の 3 2 f）、コントラスト重心演算（図 3 中の 3 2 h）、そして信頼性判定（図 3 中の通常の信頼性判定部 3 2 i による、最大相関度検出部 3 2 e において得られる一致度が所定値以上かの判定）を行い、この信頼性判定が合格すれば、CONF\_\_FLG 1 = OK をセットする（1 0 5）。もし、2 つ以上の測距演算領域でデータ信頼性判定（CONF\_\_FLG 1 = OK）に合格していなければ（1 0 6）、以後の角度検出は不可能であるから（1 1 1）、動作を終了する（1 1 2）。

#### 【0 0 9 3】

2 つ以上の測距演算領域でデータ信頼性に合格していれば（1 0 6）、図 5 を



参照して説明した方法により距離を算出する（107）。距離を算出する際にはレンズ収差による補正や温度補正等の既知の補正をする。そして、3つ以上の測距演算領域でデータ信頼性判定（CONF\_\_FLG1=OK）に合格しているかを見る（108）。もし、3つ以上の測距演算領域でのデータ信頼性（CONF\_\_FLG1=OK）が合格していなければ（108）、本発明の平均化処理方法（1）及び（2）と相互信頼性判定は使用できないから、従来の傾斜角度 $\theta_1$ を求めるための上述した2つの式の前者を使用して角度演算をして（110）、終了する（112）。角度演算は、図3中の角度演算部53により処理される。

#### 【0094】

もし、3つ以上の測距演算領域でのデータ信頼性判定（CONF\_\_FLG1=OK）が合格していれば（108）、図18のサブルーチン処理による本発明の平均化処理方法（1）及び（2）と相互信頼性判定が適用される（109）。図18のサブルーチン処理で実行される本発明の平均化処理方法（1）及び（2）と相互信頼性判定を適用した後（109）の距離測定結果を用いて、傾斜角度 $\theta_1$ を求めるために上述した2つの式の前者を使用して角度演算がされて（110）、終了する（112）。

#### 【0095】

このようにして、検出された傾斜角度 $\theta_1$ が制御部5により表示駆動部7又は投影画像生成部6に供給されて、スクリーン1上の画像の台形歪みを補正するため、上述したような電氣的な又は光学的な補正動作を行なう。

#### 【0096】

図18は、図17中のブロック109において実行される本発明の平均化処理方法（1）及び（2）と相互信頼性判定を行なうためのサブルーチンを示すフローチャートである。これらのサブルーチンは、図3に示される相互信頼性判定部51及び平均値演算部52において実行される。

#### 【0097】

図17のブロック109に入ると、図18のサブルーチン測距結果処理が開始されて（ブロック201）、 $N=1$ にセットされる（202）。そして、 $N$ 、 $N+1$ 、 $N+2$ の測距演算領域のデータ信頼性（CONF\_\_FLG1=OK）がす

べて合格しているかを検査する (203)。もし、連続した3つの測距演算領域のデータ信頼性 (CONF\_\_FLG1=OK) が合格していなければ、Nに1を加算して (210)、加算後のNが最終値 (本実施の形態では、7) から1を引いた値であれば (211)、図17のブロック110に戻る。加算後のNが、最終値から1を引いた値でなければ (211)、ブロック203に戻る。もし、連続した3つの測距演算領域のデータ信頼性 (CONF\_\_FLG1=OK) が合格していれば (203)、領域Nの測距結果と領域N+2の測距結果の平均値Sを求める (204)。そして、領域N+1の測距結果をTとして (205)、SとTの差の絶対値Uを求める (206)。

#### 【0098】

もし、差の絶対値Uが所定の判定値以上であれば (207)、この隣接する3領域の測定データの信頼性がないと判定されて、ブロック210に行く。もし、差の絶対値Uが所定の判定値未満であれば、この隣接する3領域の測定データの信頼性が有ると判定され (207)、本発明の平均化処理方法 (2) が適用されて、隣接する測距演算領域による測距結果の平均値が求められて記憶される。すなわち、 $(N, N+1, N+2 \text{ の測距結果合計 }) / 3 = \text{Distance (N)}$  が求められて記憶されて、図17のブロック110における角度演算に使用される。

#### 【0099】

次に、本発明の平均化処理方法 (1) が適用されて、隣接する測距演算領域によるコントラスト分布重心の平均値が求められて記憶される。すなわち、 $(N, N+1, N+2 \text{ のコントラスト重心結果合計 }) / 3 = \text{Balance (N)}$  が求められて記憶されて、同様に図17のブロック110における角度演算に使用される。その後、ブロック210に進んでNに1が加算される。そして、Nが最終値から1を引いた数に等しければ (211)、図17のフローチャートに戻り (212)、平均化処理 (1) 及び (2) で得られた平均値、Distance (N) 及び Balance (N)、を用いて傾斜角度  $\theta 1$  の角度演算が上述された式を使用して行なわれる (110)。このようにして計算で求められた傾斜角度  $\theta 1$  が複数存在する場合は、その内の最大値と最小値を除いた中央値又はそれら

の平均値を傾斜角度  $\theta_1$  とする。このようにして、精度の高い角度検出ができる。

#### 【0100】

図18のフローチャートで示すように本発明の角度検出装置は、ラインセンサを用いて測定対象の平面的物体上の直線的に並んで隣接した3つの位置の距離を測定した測距結果については、中間の位置の測距結果が両端の位置の測距結果の平均値とほぼ等しくなるはずだから、もし、中間の位置の測距結果が両端の測距結果の平均値と所定値以上離間しているならば、測距結果の直線性が無くよって測距結果の信頼性が無いと判定して、以降の処理には使用しない。もし、中間の位置の測距結果が両端の測距結果の平均値と所定値未満内にあれば、測距結果は直線性を有しよって信頼性が有るとして、以降の処理に使用する。

#### 【0101】

本発明の角度検出装置は、ラインセンサを用いて測定対象の平面的物体上の直線的に並んだ複数の位置の距離を測定した結果から、隣接した3つの位置からなる小グループを複数個作成して、各小グループ毎に測距結果の平均値及びコントラスト分布の重心位置の平均値を求める。そして、これら平均値に基づいて角度演算をして、測定対象の平面的物体の相対的な傾斜角度を検出する。

上述の本発明の実施の形態の説明は、水平方向の基線長  $k$  を有するライン型測距装置3による水平面内のスクリーン1と基線長  $k$  方向との傾斜角度  $\theta_1$  の角度検出について述べたが、垂直方向の基線長  $k'$  (図示せず) を有するライン型測距装置4による垂直面内のスクリーン1と基線長  $k'$  (図示せず) 方向との傾斜角度の角度検出について同様であることは容易に理解できるであろう。

#### 【0102】

以上説明した本発明の実施の形態において、距離を測定する測距部としてはライン型パッシブ測距装置を用いたが、ライン型であれば良く、パッシブ型でなくアクティブ型であっても良く、また、光学式でなくても良い。例えば、超音波を出力して、その反射が検出されるまでの時間を計測してその時間に基づいて距離を測定する測距装置であっても良い。上述した本実施の形態においては、水平方向と垂直方向の一对のライン型測距装置を使用した、直交する関係に配置する

必要は無く、また、1つのライン型測距装置のみでもよい。また、測定対象としてスクリーン平面を用いたが、スクリーンに限らず、どんな平面的物体の測定対象についても本発明の角度検出装置は適用できる。例えば、測定対象の平面的物体としては、工作機械により加工される被加工物であって良く、これら被加工物に対して加工道具を正対させるため、被加工物と加工道具の相対的な傾斜角度を検出するためにも、本発明の角度検出器は適用できる。

#### 【0103】

さらに、上述した本発明の実施の形態による平均化処理(1)及び(2)と相互信頼性判定のための2つの測距離演算領域の平均値を中間の測距離演算領域の値と比較する手法にそれぞれ使用された測定距離、すなわち、測距結果は、基線長 $k$ 方向に沿った測定対象の平面的物体1の複数の測定位置1A～1Gから基線長 $k$ 方向に下ろした垂線の長さ(例えば、図5のLR'又は図8のLL'、LR')であるが、レンズ31aから測距方向A～Gに沿った複数の測定位置1A～1Gまでの距離(例えば、図5のLR又は図13のL1、L2)を使用しても、本発明の原理は適用できる。後者の複数の測距結果は前者の直線的な関係ではなく、三角関数的な関係を有する。従って、三角関数を使用して信頼性判定と平均化処理を行なうことになるであろう。

また、図18において、ステップ203でYesと判断した場合、ステップ204～207を省略して直接ステップ208に進むようにしてもよい。この場合、ステップ204～207を省略することによる処理時間の短縮が図れる。

#### 【0104】

##### 【発明の効果】

本発明の請求項1によれば、ライン型測距装置により測定対象の平面的物体上の直線的に並んだ複数の位置までの距離を測定する際、測定対象上の隣接したいくつもの位置からなる小グループ毎に測定された距離の代表値を算出すれば、測定対象の平面的物体上の1つの位置までの距離測定がノイズ等又は製造誤差に起因して正しくできない場合でもその影響を少なくすることができる。また、少なくとも1つの位置の距離測定が正常に行なわれない場合でもその影響を少なくすることができる。さらに、1つのライン型測距装置を備えることにより、測定対

象の平面的物体上の互いに異なる複数の位置までの距離を測定することが可能となるため、従来装置のように測定位置の増大に応じて測距装置を増やす必要が無く、角度検出装置の構成が簡略化できる。

【0 1 0 5】

請求項 2 に記載された本発明によれば、測定された距離の代表値を測定距離の平均値から算出することにより、測定対象の平面的物体上の位置までの距離測定が、ノイズ等又は製造誤差に起因して正しくできない場合でもその影響を少なくすることができる。

【0 1 0 6】

請求項 3 に記載された本発明によれば、各小グループに対応したラインセンサの複数の測距演算領域内において、コントラスト分布の重心位置代表値を求めて、この求められたコントラスト分布の重心位置代表値及び測定された距離の代表値を使用して、測定対象の傾斜角度を求める。この結果、精度の高い角度検出装置が達成できる。

【0 1 0 7】

請求項 4 に記載された本発明によれば、測定対象の平面的物体上のある直線に沿って空間的に隣接したいくつかの測定位置を含む各小グループ毎に、測距結果の相互関係に基づいて信頼性を判定して、信頼性無しと判定した測距結果は以後の角度検出処理からは排除し、信頼性有りとして判定した測距結果は以後の角度検出処理に使用する。この結果、精度の高い角度検出装置が達成できる。

【0 1 0 8】

請求項 5 に記載された本発明によれば、測距部により、測定対象である平面的物体上に延びたある直線上の異なる複数の位置までの距離を測定すると、例えば測定距離が直線的に変化するという原理に基づいて、測定対象上の隣接したいくつかの位置からなる小グループ毎に測定された距離の代表値を算出することにより、測定対象の平面的物体上の 1 つの位置までの距離測定がたとえノイズ等又は製造誤差に起因して正しくできない場合でもその影響を少なくすることができる。従って、距離測定が正確になるため、この正確な距離測定に基づいた精度の高い角度検出装置が達成できる。

**【 0 1 0 9 】**

請求項 6 に記載の本発明によれば、測定対象が画像の投影されるスクリーンであるから、このスクリーンの傾斜角度を検出してスクリーン上の画像の台形歪みの補正をするために使用できる。

**【 0 1 1 0 】**

請求項 7 に記載の本発明によれば、プロジェクタとスクリーンの相対的な傾斜角度に起因する画像の台形歪みを簡単な構成で自動的に正確に補正することができる。

**【図面の簡単な説明】****【図 1】**

本発明の 1 つの実施の形態による角度検出器を有するプロジェクタの構成を示す概略ブロック図。

**【図 2】**

図 1 に示したプロジェクタの概略正面図。

**【図 3】**

本発明の 1 つの実施の形態による角度検出器の機能ブロック図。

**【図 4】**

本発明の 1 つの実施の形態による角度検出器に含まれる測距装置の測距操作を説明する図。

**【図 5】**

本発明の 1 つの実施の形態による角度検出器に含まれる測距装置の測距操作を説明する別の図。

**【図 6】**

本発明の 1 つの実施の形態による角度検出器に含まれる測距装置の一对のラインセンサの概略を示すブロック図。

**【図 7】**

本発明の 1 つの実施の形態による角度検出器に含まれる測距装置による複数位置の距離測定を説明する別の図。

**【図 8】**

本発明の 1 つの実施の形態による角度検出器に含まれる測距装置による角度検出方法を説明する図。

【図 9】

本発明の 1 つの実施の形態による角度検出器に含まれる測距装置による角度検出方法を説明する別の図。

【図 1 0】

本発明の 1 つの実施の形態による角度検出器に含まれる測距装置による角度検出方法を説明する別の図。

【図 1 1】

本発明の 1 つの実施の形態による角度検出器に含まれる測距装置による角度検出方法を説明する別の図。

【図 1 2】

本発明の 1 つの実施の形態による角度検出器に含まれる測距装置の測距演算領域のコントラスト重心位置を求める方法を説明する別の図。

【図 1 3】

本発明の 1 つの実施の形態による角度検出器に含まれる測距装置による角度検出方法を説明する別の図。

【図 1 4】

本発明の 1 つの実施の形態による角度検出器に含まれる測距装置による複数位置の測距結果に基づく角度検出方法を説明する別の図。

【図 1 5】

(a) 本発明の 1 つの実施の形態による角度検出器に含まれる測距装置による複数位置の測距結果及び (b) それらの測距結果の本発明による平均化処理後の状態を説明するグラフを、縦軸に測定距離、横軸にラインセンサ上の位置を示す図。

【図 1 6】

本発明の 1 つの実施の形態による角度検出器に含まれる測距装置のラインセンサの測距演算領域の構成を概略的に示す模式図。

【図 1 7】

本発明の 1 つの実施の形態による角度検出器の動作を示すフローチャート図。

【図 1 8】

本発明の 1 つの実施の形態による角度検出器の平均化処理の動作を示すフローチャート図。

【符号の説明】

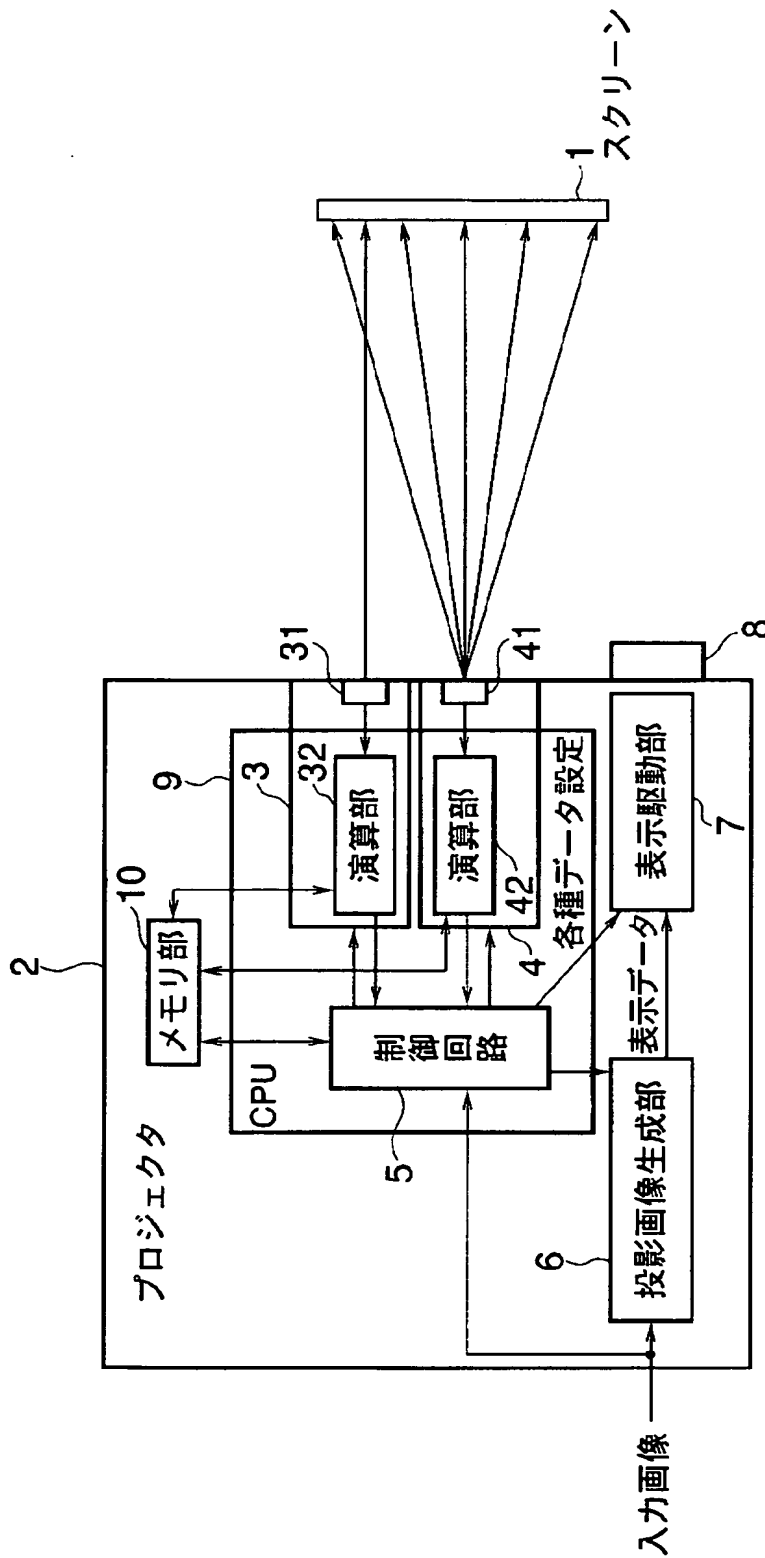
1	スクリーン
1 A ~ 1 G	測定位置
2	プロジェクタ
3	測距装置
4	測距装置
5	制御回路
3 1	撮像部
3 1 a	レンズ
3 1 b	レンズ
3 1 c	ラインセンサ
3 1 d	ラインセンサ
3 1 c 1 ~ 3 1 c 7	測距演算領域
3 2	演算部
5 1	相互信頼性判定部
5 2	平均値演算部
5 3	角度演算部
k	基線長
$\theta 1$	水平面内でスクリーン 1 が基線長 k 方向となす傾斜角度



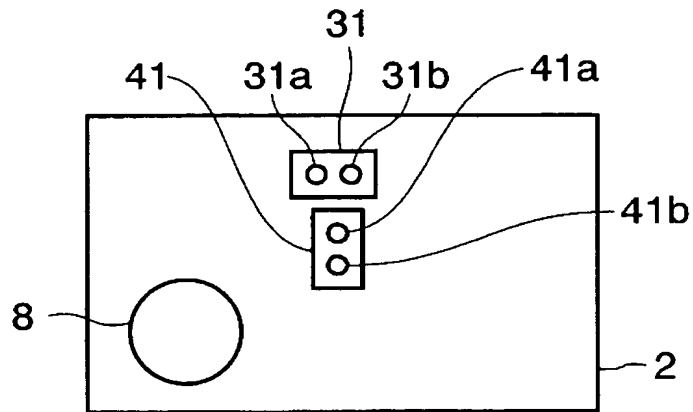
【書類名】

図面

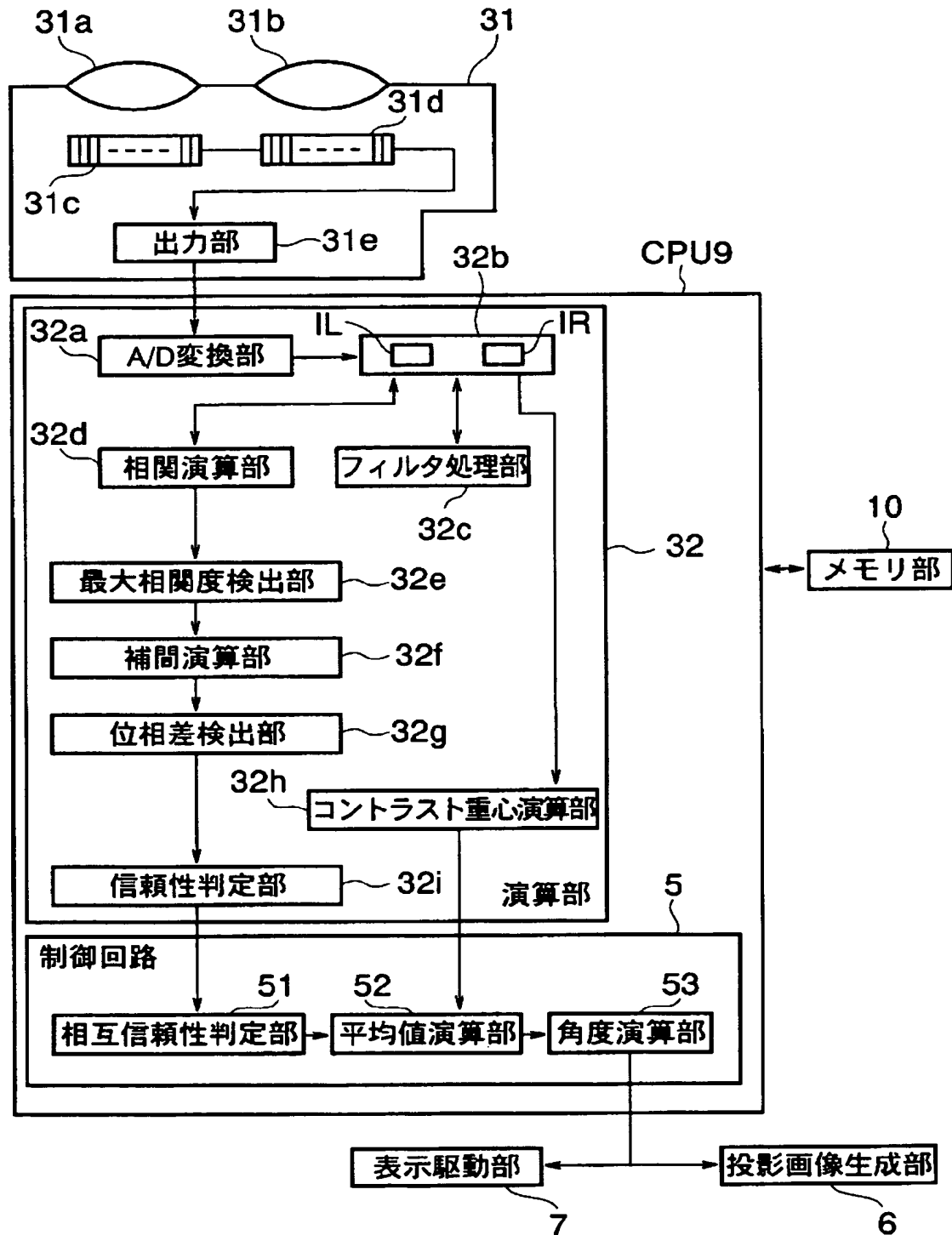
【図 1】



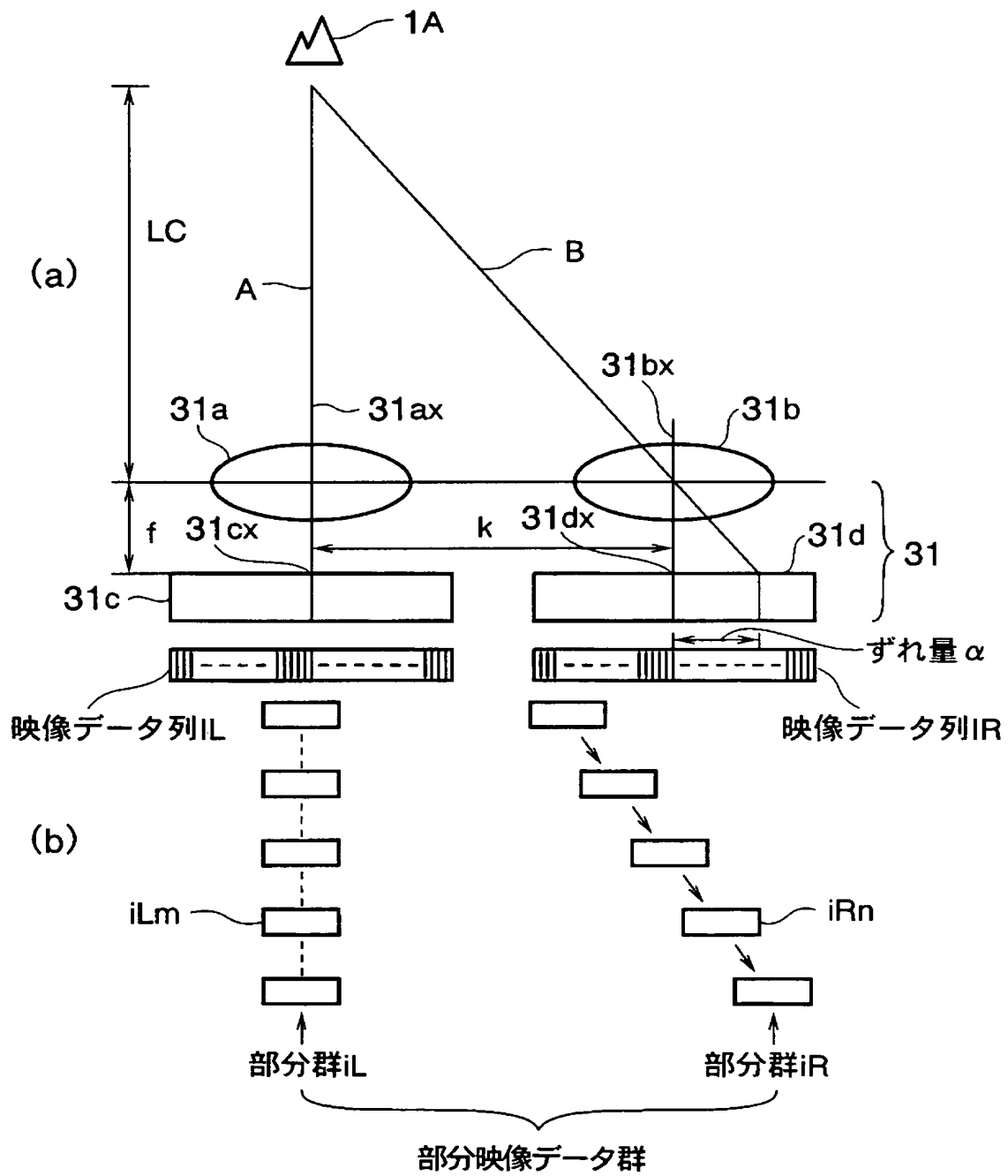
【図 2】



【図3】

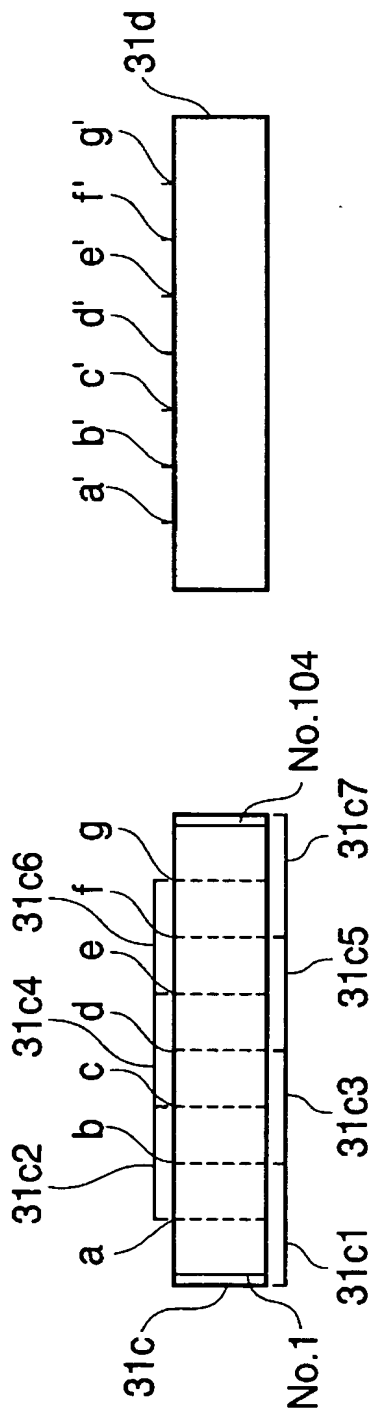


【図 4】





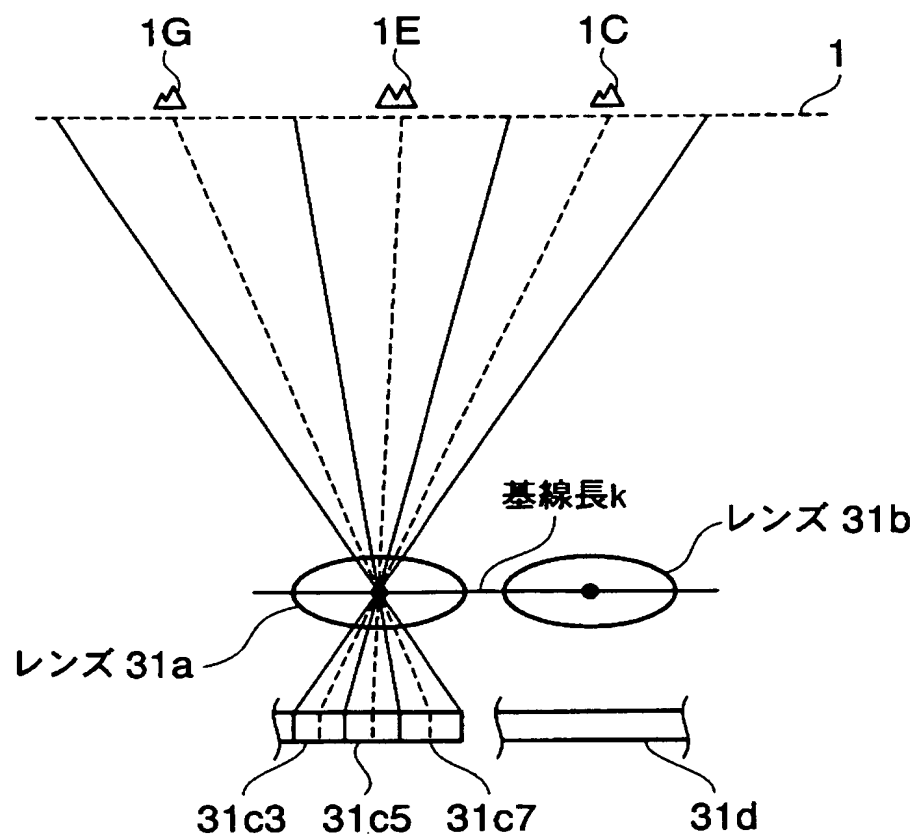
【図 6】



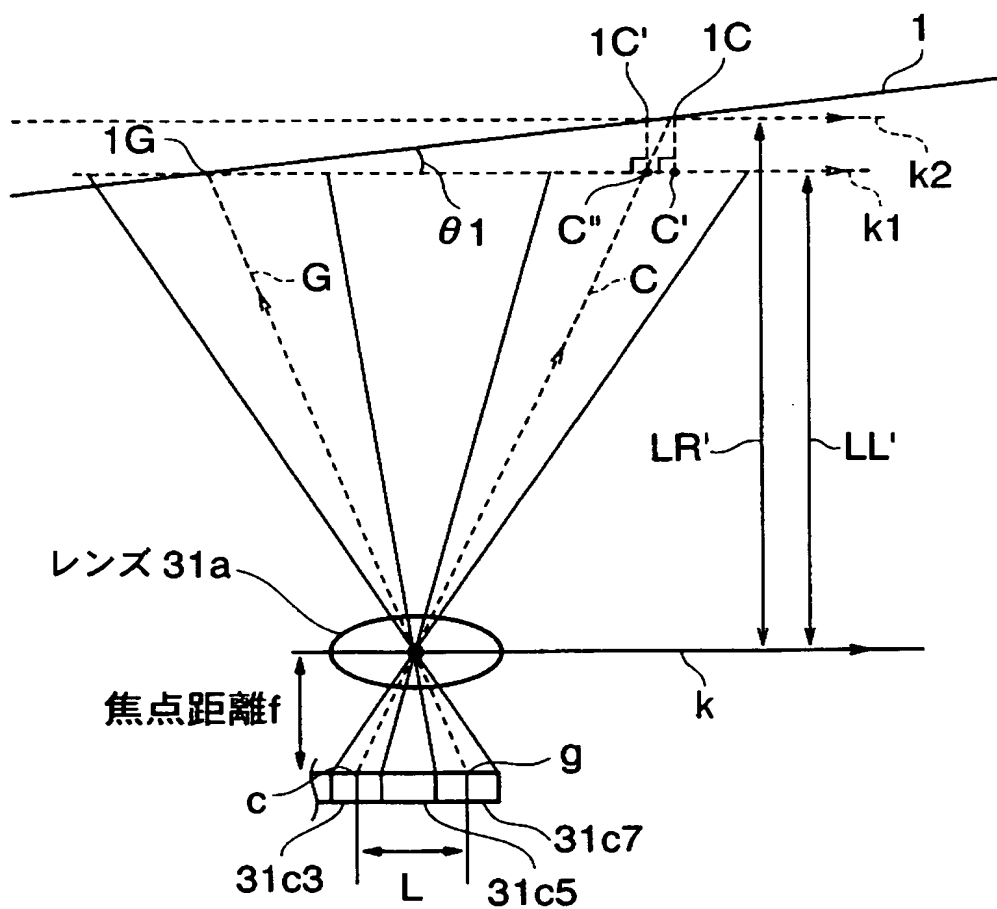
測距領域	(画素番号)	測距領域	(画素番号)
31c1	31c(1)~31c(26)	31c5	31c(53)~31c(78)
31c2	31c(13)~31c(38)	31c6	31c(65)~31c(90)
31c3	31c(27)~31c(52)	31c7	31c(79)~31c(104)
31c4	31c(39)~31c(64)		

( )内の数字は、画素No.

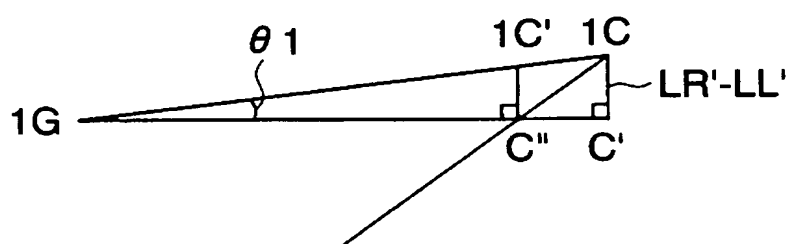
【図 7】



【図 8】

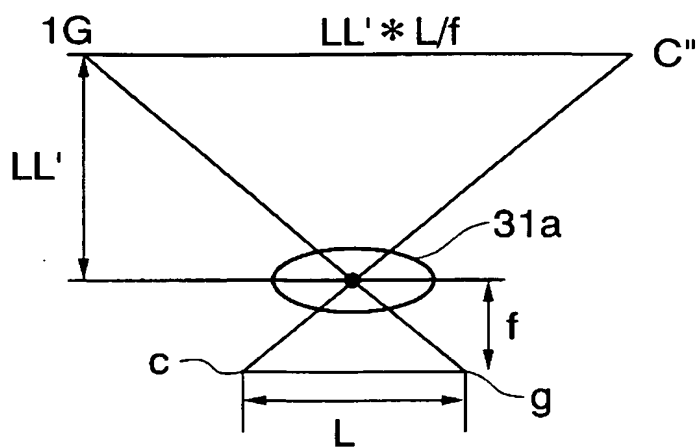


【図 9】

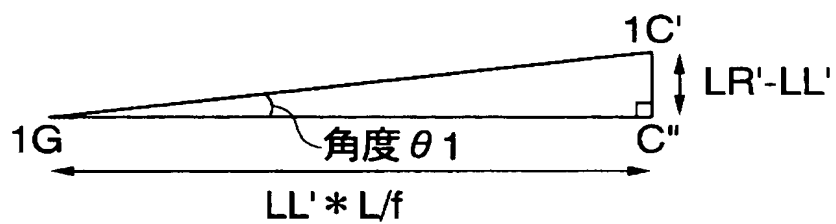




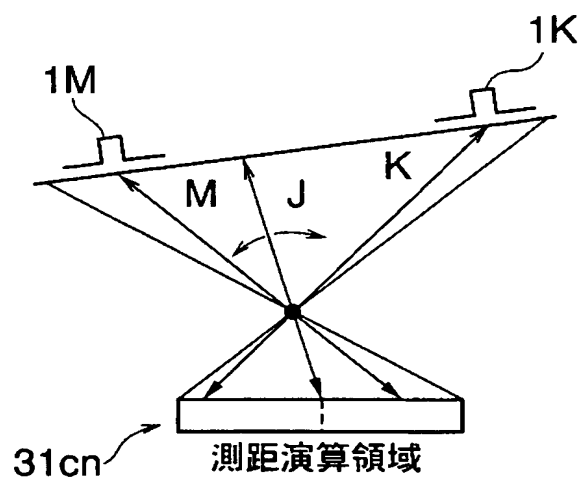
【図 10】



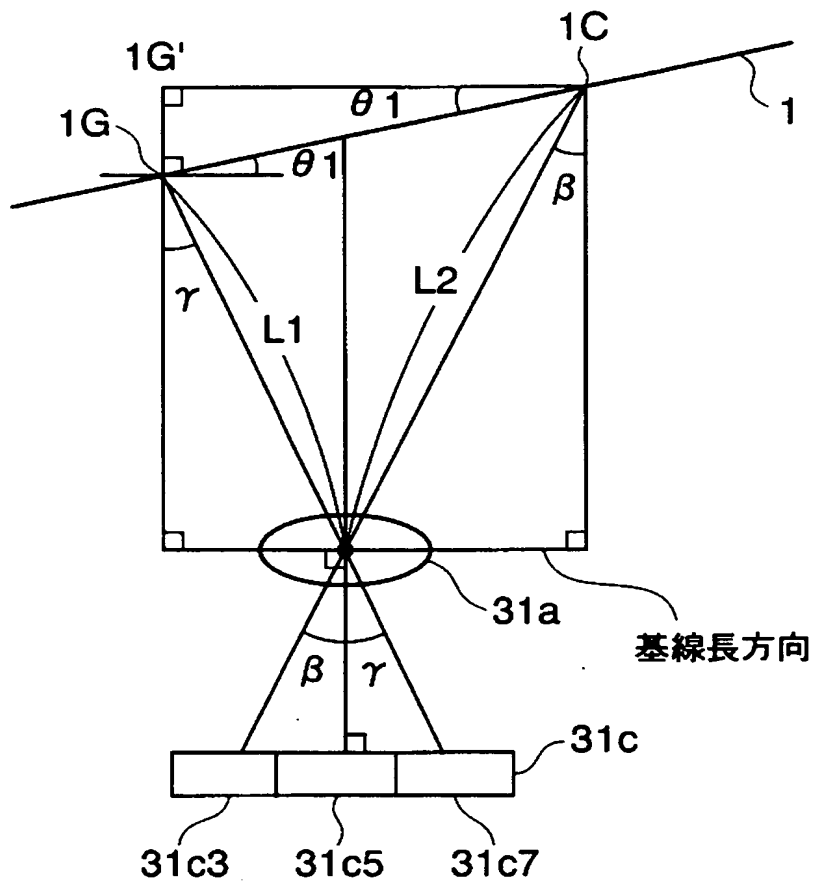
【図 11】



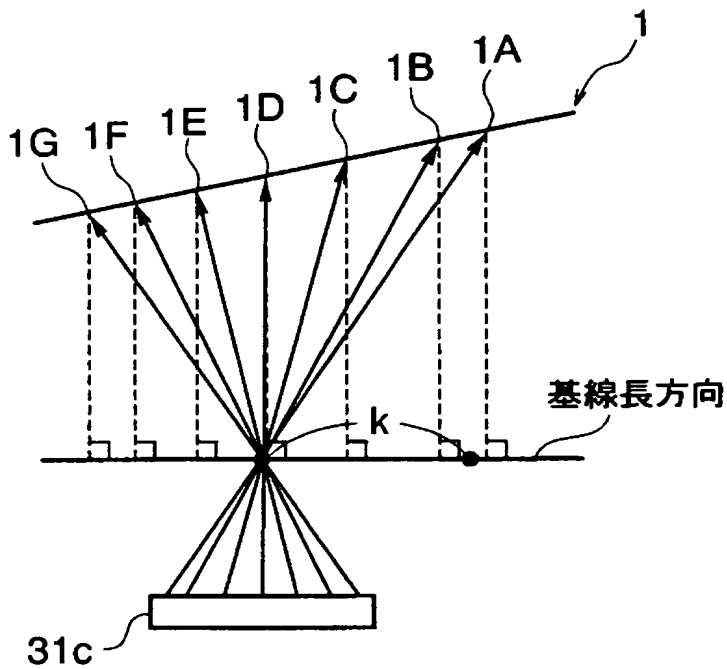
【図 12】



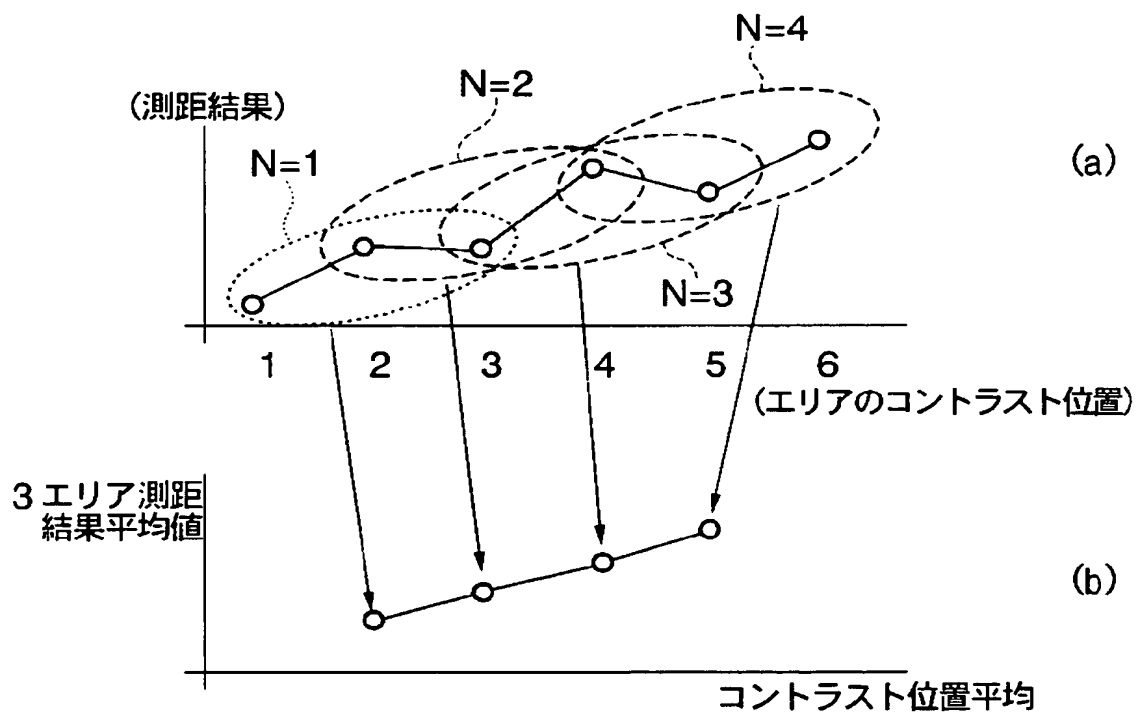
【図 13】



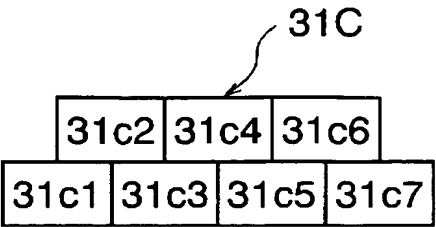
【図 14】



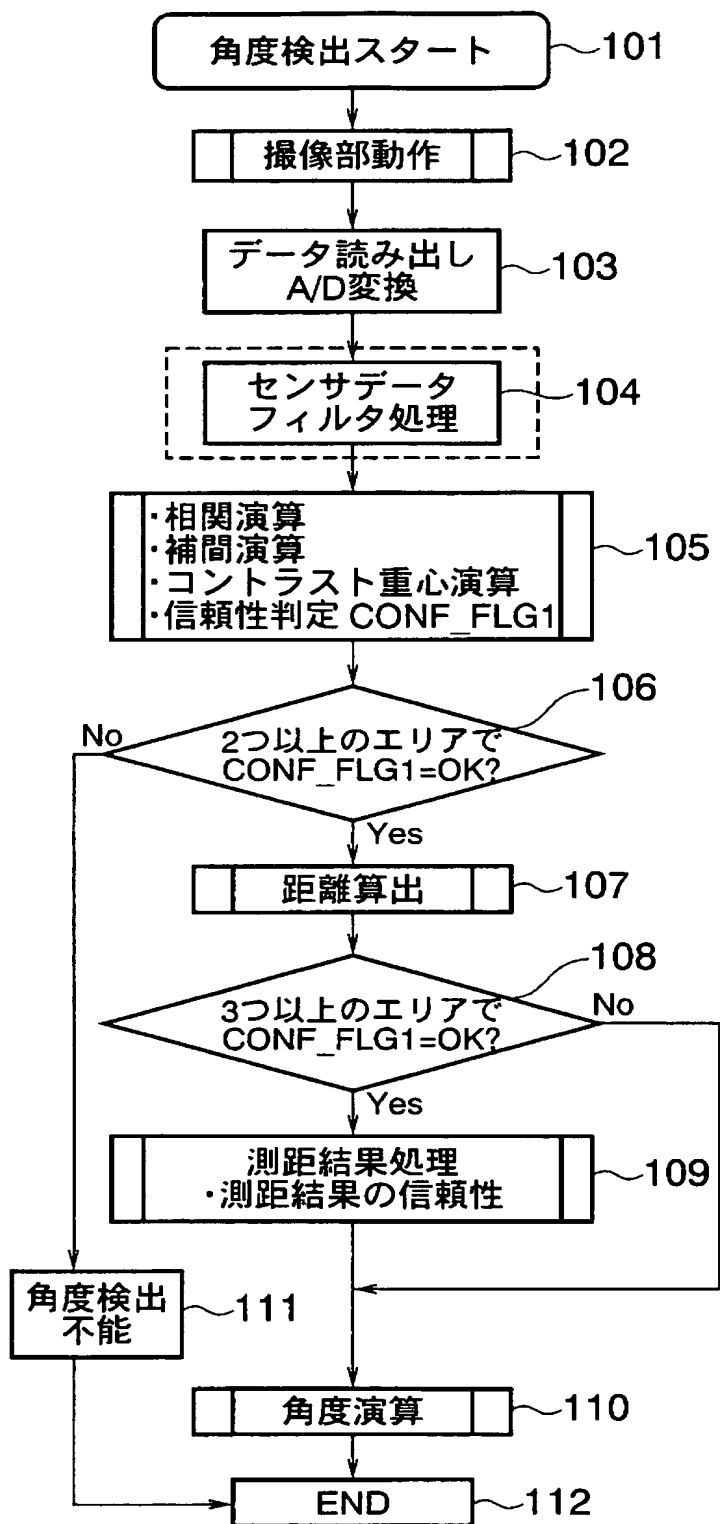
【図 15】



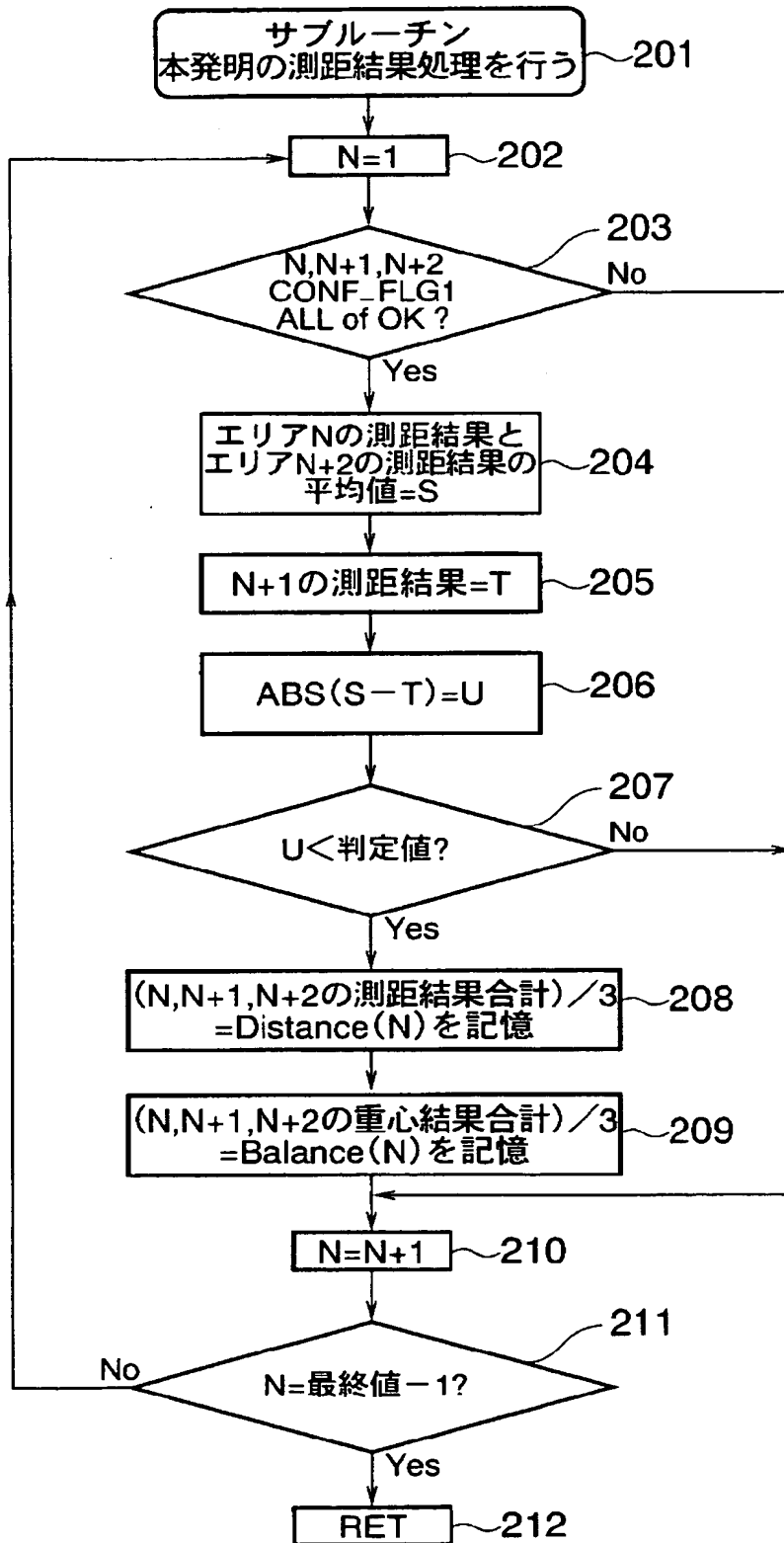
【図 1 6】



【図 17】



【図18】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 プロジェクタの投射光軸がスクリーン平面に垂直に当たらないとスクリーン上の画像に台形歪みが発生する。この台形歪みを補正するためにプロジェクタとスクリーンとの間の相対的な傾斜角度を自動的に正確に検出する角度検出装置を提供する。

【解決手段】 本発明の角度検出装置は、測定対象である平面的物体（１）上に延びたある直線上の異なる複数の測定位置（１Ａ～１Ｇ）までの距離を求める測距部（３）と、複数の測定位置を空間的に互いに隣接する複数の小グループに分けて、各小グループ内において測距部による測距結果である距離の代表値を求める代表値算出部（５２、２０８）と、距離の代表値に基づいて、上記直線を含む測定対象に対して垂直な平面上において、測距部と測定対象との傾斜角度を算出する傾斜角度算出部（５３、１１０）を含む。

【選択図】 図 1 5

特願 2002-347432

出願人履歴情報

識別番号

[396004981]

1. 変更年月日

1997年12月12日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都中央区京橋二丁目6番21号

氏 名

セイコープレシジョン株式会社

2. 変更年月日

2000年 5月25日

[変更理由]

住所変更

住 所

千葉県習志野市茜浜一丁目1番1号

氏 名

セイコープレシジョン株式会社